# 1. Giriş

Magnezyum borür,  $MgB_2$  1954 yılından bu yana bilinen bir bor bileşiği olarak, özellikle yüksek sıcaklık refrakter malzeme yapımı ve alaşım yapımı gibi alanlarda sıkça kullanlımaktadır (JONES, 1954).

2001 yılının Ocak ayında Japonya'da düzenlenen Geçiş Metal Oksitleri sempozyumunda Profesör J. Akimitsu'nun grubunca sunulan çalışmada üstüniletken 39K borürün  $(MgB_2)$ geçiş sıcaklığının olduğu magnezyum açıklanmıştır (NAGAMATSU, 2001). Bu kesif, ilk defa metalik bir süperiletkenin 39 K gibi yüksek bir kritik sıcaklığa sahip olması ve bor atomunun süperiletken de olması dolayısı ile izotop etkisinin araştırılarak BCS teorisinin test edilmesini de gündeme getirmiştir. Budko ve arkadasları tarafından yapılan calısmalarda, izotop etkisinin varlığı kanıtlanmıştır. Bu bileşimdeki bor izotop olayı ve bant yapısı çalışmaları, süperiletkenliğin elektron-fonon bağlantısı ile gerçekleştiğini göstermektedir (BUDKO, 2003).

Son yıllarda yapılan yoğun çalışmalar süper iletken magnezyum borürün 20 K'de santimetre kare başına bir milyon amperin üzerinde akım geçirmeye uygun olduğunu ve süperiletken özelliklerinden hiç birşey kaybetmediğini göstermiştir (TAKANO, 2001).

Süperiletkenlik uygulamalarında yaygın olarak kullanılan Nb<sub>3</sub>Sn ile benzer özelliklere sahip olması ancak geçiş sıcaklığının daha yüksek olması, daha düşük yoğunluğu ve hem magnezyum hem de borun tabiatta bolca bulunmaları, MgB<sub>2</sub>'ü teknoloji için ilginç bir malzeme kılmaktadır.

Süperiletken tel üretiminde MgB<sub>2</sub>'ün başlangıç malzemesi olarak toz formunda olması uygun bir kılıf malzemesi kullanılmadan tel yapımına elverişli olmadığını göstermektedir. Ayrıca kullanılacak kılıf malzemesinin süperiletkenliğe zarar vermemekle birlikte termal, elektrik ve mekanik özelliklerinin iyi olması ve MgB<sub>2</sub> ile reaksiyona girmemesi çok önemlidir (EĞİLMEZ, 2004).

MgB<sub>2</sub> tozunun tel olarak üretimi için tüp içinde toz (TİT) yöntemi, en pratik ve en ekonomik üretim tekniği olarak gözükmektedir. Bu metotda üstüniletken toz sünek bir metal tüp içine doldurulur ve daha sonra çeşitli uygulamalar için daha küçük çaplara mekanik yöntemlerle indirilir. Suo ve arkadaşları kılıf malzemesi olarak Fe (SUO, 2001; COLLINGS, 2003), Glowacki Ag, (GLOWACKI, 2001), Tanaka Ni (TANAKA, 2002), Soltanian Cu (SOLTANIAN, 2003) kullanmışlardır. Kılıf malzemeleri arasında demir, ekonomik olması, dış manyetik alan etkilerine karşı manyetik perdeleme oluşturması ve MgB<sub>2</sub> ile etkileşmemesi

nedeniyle süperiletken tellerin üretiminde tercih sebebidir. (WANG, 2001), (HORVAT, 2002). Bakır da ucuz olmasının yanında kolay deforme edilebilen bir malzeme olduğundan kılıf malzemesi olarak kullanılmaktadır ancak yüksek sıcaklıklarda yapılan tavlama işleminde bakır üstüniletken çekirdek MgB<sub>2</sub> ile etkileştiği için kritik akım yoğunluğunu belli seviyelerde düşürmektedir (XIANG, 2003). Ayrıca borun yada magnezyumun kılıfla reaksiyona girmemesini sağlamak amacıyla Nb ve Ta kılıflar denenmiştir (GOLDACKER, 2001; FENG, 2003; FU, 2003; KOV'A<sup>°</sup>C, 2006).

# 1.1. KONUYLA İLGİLİ ÖNCEDEN YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR

Tablo 1.1 de literatürde MgB<sub>2</sub> bobin ve teller üzerinde yapılmış çalışmalar özetlenmiştir. Buna göre çelik ve demir kılıflı tellerde 4.2 K de 1mm lik tel veya bobinlerden 350 A e kadar akım sürülebilmiştir. Bu ise MgB<sub>2</sub> araştırmalarının teknolojik uygulamalara ne kadar yaklaştığının göstergesidir.

Malzeme/Kılıf	Uzunluk(m)&	Sıcaklık (K)	Akım (A) /Akım	Referans
	Dış Çap (mm)	/Manyetik Alan	yoğunluğu(A/cm²)	
MgB <sub>2</sub> /Ni teyp	-	4.2 K/0T	$-/3x10^{5}$ A/cm <sup>2</sup>	GRASSO, 2001
In-situ MgB <sub>2</sub> /Fe	-	15 K/0T	$-/4.5 \times 10^5 \mathrm{A/cm^2}$	WANG, 2001
bobin & tel		15 K/2T	$-/>10^{5}$ A/cm <sup>2</sup>	
Ex-situ MgB <sub>2</sub> /Ni	10 m 80 sarımlı	4.2 K/0T	105 A/5x10 <sup>4</sup> A/cm <sup>2</sup>	TANAKA, 2002
bobin	/1mm			
In-situ MgB <sub>2</sub> /Cu	3.5m50sar./0.5	4.2 K/0.37 T	200 A/4.4x10 <sup>5</sup> A/cm <sup>2</sup>	MACHİ, 2003
In-situ MgB <sub>2</sub> /Cu	1 m/1 mm 5 sar.	4.2 K/0T	72A/1.33x10 <sup>5</sup> A/cm <sup>2</sup>	SOLTANİAN,
	1m/1mm 100 sar		100A/-	2003
In-situ MgB <sub>2</sub> /Cu bob.	42m80sar/1mm	4.2 K/0T	120 A/6.12x10 <sup>4</sup> A/cm <sup>2</sup>	SUMPTION, 2004
In-ituMgB <sub>2</sub> /Febobin	4m /1mm	4.2 K/1T	185 A/-	FANG, 2004
In-situ MgB <sub>2</sub> /Cu bob	18 m/1mm	20K	360 A/1.8x10 <sup>5</sup> A/cm <sup>2</sup>	
In-ituMgB <sub>2</sub> /Cubobin	20m170sar/1mm	4.2 K/0T	278 A/-	HASÇİÇEK, 2004
Ex-situ MgB <sub>2</sub> /SS	6 katman heliks	25K/1T	220 A/2.8x10 <sup>4</sup> A/cm <sup>2</sup>	SERQUİS, 2004
	25 m/1mm	4.2 K/0T	350 A/4.5x10 <sup>4</sup> A/cm <sup>2</sup>	
In-situ MgB <sub>2</sub> /Cu	1 m heliks/1 mm	4.2 K/0T	-/1.3x10 <sup>5</sup> A/cm <sup>2</sup>	BHATİA, 2004
In-situ MgB <sub>2</sub> /Fe	18m kare tel	20K/0T	360 A/-	SALAMA, 2007
		20K/1T	159 A/-	
		25K/0T	260 A/-	
		25K/1T	110 A/-	
		30K/0T	157 A/-	
		30K/1T	51 A/-	

<b>T</b> 11	1 1	T •	1 1	<i>(</i> )	1 1 .		. 11	1		1	- 1	1	
Iahlo		I itovatuva	0 1	$\alpha R_{\star}$	hhiv	1 110	tollow	117011100	0 wan	11an c	2110	mal	ni
Tuno	1.1.	плегиции	ew	121371	JULL	i ve	iener	uzerinu	e vun	uun c	uur	sman	uı
				$-0^{-4}$					- 2				

Elektrik akımı bir süperiletkenden geçtiği zaman küçük elektron girdapları oluşturur. Elektronların bu girdap hareketi enerjinin soğurulmasına ve malzemenin süperiletken özelliğinin kaybolmasına sebep olmaktadır. Önemli olan bu elektron girdaplarının yerinin bilinmesi ve onu delip geçebilecek şartların sağlanmasıdır. Eğer uygun elektrik ve manyetik alan şartları oluşturulursa bu girdaplar sabit kalacak ve delinecek veya nanometre mertebesine küçültülerek üstüniletkenliğe katkı sağlayacaktır. Bu girdapların merkezine bir yabancı atom yerleştirildiğinde artık hareket edemeyecekler ve enerji harcamayacaklardır. Burada önemli olan elektrik akımının geçişine izin veren ve bu girdapların hareketine engelleyici uygun yabancı katkının bulunmasıdır. In-situ ve exsitu olarak hazırlanmış tellerin kritik akım yoğunluğunu arttırmak için en iyi yöntem kimyasal katkılamadır (ZHAO, 2001; MA, 2003; DOU, 2003; SUMPTİON, 2005; PACHLA, 2006).

MgB<sub>2</sub> ile birlikte kullanılan Ti veya Al, partiküller arasındaki boşlukların doldurulmasını ve partiküllerin bir birine bağlanmasını sağlamaktadır (FU, 2003). Ti hekzagonal kristal yapısıyla magnezyum borüre benzediği ve daha küçük bir hacme sahip olduğu için, aynı zamanda yüksek ergime sıcaklığına sahip iyi bir iletken olduğundan dolayı katkı malzemesi olarak kullanılmış ve kritik akım yoğunluğunu önemli derecede artırmıştır (OKUR, 2005; GENCER, 2005; YAVAŞ, 2005).

Katkı malzemesi olarak kullanılan Mg ise yumuşak ve ergime sıcaklığı düşük olduğu için rahatlıkla MgB<sub>2</sub> içerisine akarak partiküller arasında bağlantı oluşturmaktadır (EĞİLMEZ, 2004; OKUR, 2005). Aynı zamanda katkılanan fazla Mg yüksek sıcaklıklarda tavlama sırasında bakır kılıflı tellerin iç duvarlarında oluşan MgCu<sub>2</sub> katmanının oluşumu sırasında üstüniletken çekirdekteki Mg'un difuzyonu ile ortaya çıkan magnezyum borürün kimyasal oranının korunmasını sağlayarak üstüniletkenliğin bozulmasını engellemektedir (EĞİLMEZ, 2004), (SOLTANİAN, 2002). Parçacıklar arasındaki bağlantıyı arttırma ve daha homojen MgB<sub>2</sub> ve Mg/Ti karışımı elde edilmesi açısından ısısal tavlama yöntemi de sıkça kullanılan bir metotdur (YAMAMOTO, 2003). Son yapılan çalışmalar Mg (OKUR, 2005) ve Ti (ZHAO, 2001), (OKUR, 2005), (KILIÇ, 2004) katkılarının akım yoğunluğunu ve geçiş sıcaklığını oldukça arttırdığını ortaya koymaktadır.

3

Kritik akım yoğunluğunu arttırmak amacıyla yapılan diğer bir çalışma da Zr katkılamadır. Farklı bileşimlerde hazırlanan örneklerden ( $Mg_{1-x}Zr_xB_2$ ), en iyi J<sub>c</sub> değerleri  $Mg_{0.9}Zr_{0.1}B_2$ 'ye ait olup 0.56 T ve 5 K'de  $2.1 \times 10^6$  A/cm<sup>2</sup> ile 0 T ve 20 K'de  $1.83 \times 10^6$  A/cm<sup>2</sup>'dir (FENG, 2001).

Wang ve arkadaşları, MgB<sub>2</sub> matriksine ağırlıkça % 5-10-15 oranında  $Y_2O_3$  nanoparçacıkları eklemiştir. Deneysel çalışmalar sonucunda % 10 nano- $Y_2O_3$  katkılı örnekten 2 T ve 4.2 K'de  $2.0 \times 10^5$  A/cm<sup>2</sup>, lik kritik akım yoğunluğuna ulaşmıştır (WANG, 2002).

Li, Al ve Si katkılama ile yapılan çalışmada kritik akım yoğunluğu Si katkısıyla artarken, kritik sıcaklıkta önemli bir azalma olmamıştır (CİMBERLE, 2002).

Canfield ve grubu ise, % 5 oranında karbon katkısı ile süperiletkenlik geçişinin 4 K kadar düştüğünü fakat 36 T'lık yüksek manyetik alana kadar süperiletkenliğin bozulmadığını göstermiştir (RİBEİRO, 2003). Bu sonuç yüksek manyetik alan oluşturmak için kullanılan süperiletken bobinler için çok önemlidir. Oysa NbSn tipi alaşımlar ancak 30 T ya kadar dayanabilmektedir. Shimura bakır kılıf kullanarak hazırladığı TiH<sub>2</sub> katkılı MgB<sub>2</sub> tellerden 4.2 K'de 208 A'lik yüksek akıma karşılık gelen Jc= 230 kA/cm<sup>2</sup>, lik kritik akım yoğunluğuna ulaşmıştır (SHİMURA, 2004). MgB<sub>2</sub> süperiletken teyplerde elektromanyetik özelliklerinin arttırılması konusunda yapılan son çalışmalarda % 10 SiC katkılama 5K'de 37 Tesla H<sub>c2</sub>, ve 20 K'de  $5x10^5$  A/cm<sup>2</sup> ile, katkısız MgB<sub>2</sub>'ye göre 30 kat akım yoğunluğuna ulaşarak rekor bir sonuç elde edilmiştir (SUMPTİON, 2005).

Serquis, % 5 Mg ve % Mg+SiC katkılama yaptığı tel ve bobinleri iki farklı ısıl işleme tabii tutmuştur. Buna göre; sıcak izostatik preslenmiş MgB<sub>2</sub> tellerin yüksek sıcaklık ve manyetik alanda tavlanmış tellerden daha yüksek kritik akım yoğunluğuna (8T'da 10<sup>4</sup> A/cm<sup>2</sup>) sahip olduğunu saptamıştır (SERQUİS, 2005).

Kov'a'c ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, ex-situ ve in-situ yöntemle hazırlanan % 10 SiC ve % 10 W katkılı MgB<sub>2</sub> teller, kritik akım yoğunlukları, filamentlerin çapları, sarım sayıları, mekanik özellikleri ve termal kararlılıkları bakımından karşılaştırılmıştır. Fe kılıf kullanarak ex-situ olarak hazırlanan % 10 W katkılı telin kritik akım yoğunluğu artan dış manyetik alanla (0-10 T)  $10^5$  kat azalırken, Nb/AgMg kılıf kullanarak in-situ olarak hazırlanan % 10 SiC katkılı MgB<sub>2</sub> telin kritik akım yoğunluğu  $10^3$  kattan daha az azalmaktadır. SiC tanecikleri tavlama esnasında bozunmuş; borun karbonla

yerdeğiştirmesi, üst kritik alanı ( $H_{c2}$ ) arttırmış dolayısıyla kritik akım yoğunluğu artmıştır (SUMPTİON, 2005; PACHLA, 2006). Silikonun Mg ile etkileşmesiyle oluşan Mg<sub>2</sub>Si ve Mg<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> fazları MgB<sub>2</sub> 'ün tanecik yapısını korumaktadır (PACHLA, 2006). Tungsten parçacıkların varlığı, hem direnci hem de termal iletkenliği etkilemesi nedeniyle kritik akım yoğunluğunu arttırmıştır (KOV'A'C, 2004). Ayrıca in-situ yöntemle hazırlanan örneklerde ısıtma esnasında oluşan kırılmaların daha az olduğu gözlenmiştir.

Diğer bir çalışmada, Nb/CuNi kılıflı katkısız ve Mg-SiC katkılı tek filamentli teller ile Nb/Cu/CuNi kılıflı ve Mg katkılı 18 filamentli MgB<sub>2</sub> tellerin kritik özellikleri incelenmiştir. 25 K ve 0 T'da kritik akımları sırasıyla 200A, 238A, 328A olarak bulunmuştur (YE, 2007).

Hishinuma, Fe ve Ta kılıflarda hazırladığı magnezyum ve bor karışımına %1 ve %3 oranında Mg<sub>2</sub>Cu eklemiştir. Yarıçapı 1.04 mm'ye indirgenen teller 400-500°C sıcaklıkta Ar atmosferinde çok uzun süre (100-700 saat) tavlanmıştır. Sonuç olarak 450°C sıcaklık ve 200-300 saat tavlama süresinde maksimum  $1.8 \times 10^5$  A/cm<sup>2</sup> kritik akım yoğunluğuna ulaşılmıştır (HİSHİNUMA, 2007).

Süperiletken malzemenin homojen tanecik yapısı ve içerisine dağılmış nanoboyuttaki safsızlıklar manyetik akı merkezleri olarak davranırlar. Dou ve grubu karbon hidrat içeren malik asit ve şeker katkısının (KİM, 2006; ZHAOSHUN, 2007) manyetik alan içerisinde hacmi (bulk) ve teyp MgB<sub>2</sub>' nin kritik akım yoğunluğunu önemli ölçüde (yaklaşık 10 kat) artırdığını ve SiC katkılamanın oluşturduğu iyileştirmeye benzer sonuçlar gösterdiği bildirmiştir (WANG, 2003; MATSUMATO, 2004; SOLTANİAN, 2004; SİHAİ, 2007).

Üstüniletken MgB<sub>2</sub> toz partikülleri arasındaki fiziksel ve elektriksel bağlantı açısından diğer bir önemli parametre de toz parçacık büyüklüğüdür. Magnezyum tanecik boyutunun süperiletken matris üzerindeki etkileri incelenen bir çalışmada, Mg tanecik boyutunun artmasıyla reaksiyona girmeden kalan magnezyum miktarının arttığı gözlenmiştir. Magnezyum tanecik boyutunun azaltılması sayesinde düzeltilen manyetik akı girdabı kritik akım yoğunluğunu arttırmıştır (VİNOD, 2007).

Jiang, ticari olarak aldığı amorf bor 8-10 mm çapında peletler haline getirmiş ve boroksiti uzaklaştırmak üzere 950°C' de 3 gün boyunca % 4 hidrojen içerikli Argon atmosferinde tutmuştur. Bor peletleri MgB<sub>2</sub> oluşturmak üzere 1 gün boyunca Mg buharı

ile etkileştirilmiştir. X-ray kırınım cihazı ve mikroyapısal analizler boroksitin uzaklaştırılmasının MgO oluşumunu engellediğini kanıtlamıştır. Granüller arası oluşan MgO, telin akım taşımasını engellediğinden borun saflaştırılması büyük ölçüde yarar sağlamaktadır (JİANG, 2006).

Soltanian, katkı malzemesi olarak kullandığı silisyum karbürün (SiC) tanecik boyutunun kritik akım yoğunluğuna etkisini incelemiştir. Tanecik boyutu 20 nm, 100 nm ve 37  $\mu$ m olan SiC kullanılmış olup, kritik akım yoğunluğu azalan tanecik boyutuyla artmıştır. 20 nm % 10 SiC katkılı örnekten 8T ve 5K'de 2.0×10<sup>4</sup> A/cm<sup>2</sup>'lik akım yoğunluğuna ulaşılmıştır (SOLTANİAN, 2004).

Tavlama sıcaklığı ile ilgili yapılan çalışmada ex-situ yöntemle hazırlanan teller yaklaşık 950°C de ısıl işlem gerektirirken, in-situ yöntemle hazırlanan tellerde daha düşük sıcaklıklarda (600-750°C) reaksiyon tamamlanmaktadır (DOU, 2003; FU, 2003).

Düşük karbon içerikli çelik kılıf kullanılarak hazırlanan MgB<sub>2</sub> tellerde en iyi kritik akım yoğunluğu 700°C'de sinterlenmiş örneklerden elde edilmiştir. Bununla birlikte; yüzeyin kalınlığı, süperiletken fazın bileşimi, MgB<sub>2</sub> taneciklerinin boyutu kritik akım yoğunluğu değerini etkilemektedir (XU, 2005).

Tüp içinde toz yöntemine alternatif teşkil edecek bir yöntem olarak metal matris kompozit yöntemi gösterilebilir. Metal matris kompozitler en az iki bileşenden oluşur; metal matris ve genellikle intermetalik bir bileşik olan ikinci bileşen mevcuttur. Metal matris yeni kompozitin sünekliğini, sertliğini ve elastik modülünü iyileştirir. Metal matris kompozit yöntemi yığın üstüniletken üretmek için yaygın şekilde kullanılan bir yöntem olmamakla beraber, bu yöntem yüksek sıcaklık üstüniletkenlerinde Ag metal matris kullanılarak (CHEN, 1988) ve Al ve Mg metal matriks kullanılarak MgB<sub>2</sub> üstüniletkeninde (SHARONİ, 2001; DUNAND 2001) kullanılmıştır. Birçok araştırma grubu ticari olarak satılan B ve Mg kullanarak MgB<sub>2</sub> üretmeyi başarmışlardır. Dünyadaki B rezervinin %73'ünün ülkemizde bulunmasının yanında mevcut B ve türevleri yurt içinde etkin bir biçimde işlenememektedir. Yakın bir gelecekte pazarda ciddi bir paya sahip olacak bu yeni üstüniletkene endüstriden yüksek miktarlarda talep geleceği düşünülmektedir.

# **2 GENEL BİLGİLER**

## **BOR MADENCILIĞİNİN TARİHÇESİ**

Tarihte ilk olarak Babiller Uzak Doğu'dan boraks ithal etmişler ve altın işletmeciliğinde kullanmışlardır. İlk boraks kaynağı Tibet Göllerinden elde edilmiş ve boraksın Marco Polo tarafından Avrupa'ya getirilmesiyle modern bor endüstrisi başlamıştır. 1702 yılında İtalya'da Hommerg'in, boraksı demir sülfatla ısıtmasıyla borik asit elde edilmiştir (ÇEÇEN, 1969). İlk ticari borik sit 1830 da üretilmiş ve ancak 31 yıl sonra 1861 de ilk Osmanlı Maden Yasası yürürlüğe girmiştir. 1864 de Kaliforniya'da ilk ticari bor üretimi yapılmış ve ülkemizdeki bor yatakları 1865-1958 arasında yaklaşık yüz yıl yabancı şirketler tarafından işletilmiştir. 1935 te Türkiye'de maden arama ve işletme faaliyetlerini yapınak üzere Etibank ve MTA kurulmuştur. 1958 de Etibank Kütahya Emet yataklarından ilk cevherin üretimi gerçekleştirilerek 1959 da Türkiye'nin ilk bor madeni ihracatı yapılmıştır. 1960 da Türk Boraks Madencilik A.Ş. ve Türk ortakları tarafından Kırka Sodyum Borat yataklarının bulunmasından 15 yıl sonra 1975 de Bandırma Sodyum Perborat tesisi işletmeye alınmıştır. Daha sonra 1984 de Kırka I. Bor türevleri tesisi, 1987 de Bandırma II. Borik Asit tesisleri, 1996 da Kırka II. Boraks pentahidrat tesisi ç2001 de Kırka III.Boraks pentahidrat tesisi ve son olarak 2004 Emet Borik Asit tesisi işletmeye alınmıştır.

Dünya'daki önemli bor yatakları Türkiye, Rusya ve ABD'de bulunmaktadır. Rezervler açısından incelendiğinde boroksit bazında Türkiye'nin payı % 64 olmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin bor madenlerinin rezerv ömrü 389 yıl iken, dünyanın ikinci büyük rezerv ülkesi Rusya'nın bor rezervi ise 69 yıllık ömre sahiptir. Dünya rezervleri ve bu rezervlerin tüketim artış hızları düşünüldüğünde, 50-80 yıl sonra ülkemiz bor yataklarının yegane bor kaynağı olma ihtimali yüksektir. Dünya bor rezervleri ve kaynakları Tablo 1'de verilmektedir. Türkiye'de bilinen başlıca bor yatakları Batı Anadolu'da yer almaktadır. Türkiye rezervinin ise, % 37'si Bigadiç, % 34'ü Emet, % 28'i Kırka ve % 1'i Kestelek Bor İşletmesi tarafından karşılanmaktadır. Türkiye bor rezevleri ve işletmeleri Tablo 2.1'de verilmektedir (KILIÇ, 2004).

	Görünür	Muhtemel	Toplam	Toplam	Rezerv
	Ekonomik	Mümkün	Rezerv	Rezervdeki	Ömrü (Yıl)
	Rezerv	Rezerv		Pay1 (%)	
Türkiye	224,000	339,000	563,000	64	389
Rusya	40,000	60,000	100,000	11	69
ABD	40,000	40,000	80,000	9	55
Şili	8,000	33,000	41,000	5	28
Çin	27,000	9,000	36,000	4	25
Peru	4,000	18,000	22,000	2	15
Bolivya	4,000	15,000	19,000	2	13
Kazakistan	14,000	1,000	15,000	2	10
Arjantin	2,000	7,000	9,000	1	6
TOPLAM	363,000	522,000	885,000	100	610

Tablo 2.1. Dünya Bor Rezervleri ve Kaynakları (milyon ton, B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bazında)

Tablo 2.2. Türkiye Bor Rezervleri ve Eti Holding A.Ş. 'ye Bağlı İşletmeler

Üretim Yeri	Mineral	Rezerv	% B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Kapasite	Üretim
		(milyon ton)		(Ton/Yıl)	(Ton/Yıl)
Kırka Bor İşletmesi	Tinkal	605.5	25.8	200,000	558
Emet Bor İşletmesi	Kolemanit	835.6	27.5-28.5	500,000	300
Bigadiç Bor İşletmesi	Üleksit	49.2	29.1	200,000	200
	Kolemanit	576.4	29.4	200,000	90
Kestelek Bor İşletmesi	Kolemanit	7.7	25-33.2	100,000	60
TOPLAM		2074.4		1,200,000	1208

#### 2.1. BOR ELEMENTI

Bor bileşikleri, özellikle boraks yüzyıllardır bilindiği halde borun saf elementi ilk kez 1808 yılında Fransız kimyager Joseph Gay-Lussac ve Baron Louis Thenard ve İngiliz kimyager Sir Humphry Davy tarafından boroksitin potasyum ile ısıtılmasıyla elde edilmiştir. Davy, **bor**akstan elde edilen ve karb**on**a benzeyen bu elemente *boron* adını vermiştir (BANKS,?). 1892 yılında H. Moisson'un boroksiti magnezyumla indirgemesiyle % 86 saflıkta elementel bor elde edilmiştir. Bu metotla elde edilen bora, Moisson'nun boru adı verilmiştir. 1909 yılında W. Weintraub, BCl<sub>3</sub>'ün termal bozunmasıyla % 99 saflıkta bor eldesini başarmıştır (BAUDİS, and FİCHTE, 1999).

Periyodik tablonun 2. periyot III A grubunda yer alan bor elementi, atom numarası 5, kütle numaraları 10 ve 11 olan iki kararlı izotopundan oluşur. Kimyasal sembolü **B** olup, III A grubunun metalle ametal arası yarı iletken özelliğe sahip tek elementidir. Doğada hiçbir zaman serbest halde bulunmayan bor, oksijene olan yüksek afinitesi dolayısıyla inorganik boratlar halinde bulunur. Bor, yeryüzünde toprak, kayalar ve suda yaygın olarak bulunur. Toprağın bor içeriği genellikle 10-20 ppm ABD'nin batı bölgeleri ve Akdenizden Kazakistan'a kadar uzanan yörede yüksek konsantrasyonda bulunur. Deniz suyunda 0.5-9.6 ppm, tatlı sularda ise 0.01-1.5 ppm aralığındadır (SİVRİKAYA & SARAÇBAŞI, 2004).

Metal veya ametal elementlerle yaptığı bileşiklerin gösterdiği farklı özellikler, endüstride birçok bor bileşiğinin kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bor, bileşiklerinde metal dışı bileşikler gibi davranır, ancak, farklı olarak saf bor, karbon gibi elektrik iletkenidir. Kristalize bor görünüm ve optik özellikleri açısından elmasa benzer ve neredeyse elmas kadar serttir.

#### 2.1.1 Bor'un Yapısı

Bor, amorf ve kristalin polimorf olmak üzere, olmak üzere, çeşitli allotropik formlarda bulunur. Kristal borun birkaç farklı allotropik formu olup, en iyi bilinenleri  $\alpha$ -rhombohedral bor,  $\beta$ -rhombohedral bordur. Bunun dışında 4 tetragonal şekli daha vardır, fakat bunlar küçük miktarlarda azot ve karbonla stabilize edilebilir (ULLMANN, 2002).

Borun  $\alpha$ -rhombohedral yapısı en basit allotropik yapısıdır, ve az bozulmuş kübik sıkı istiflenmede hemen hemen düzenli ikosahedral B<sub>12</sub> içerir. Rhombohedral birim hücre a<sub>0</sub>= 5.057 Å, a=58.06° sahiptir ve 12 adet B atomu içerir.



Şekil 2.1. (a) α-Rhombohedral Bor, (b) β-Rhombohedral Bor, (c) α-Tetragonal Bor.

Termodinamik olarak borun en kararlı polimorfu  $\beta$ -rhombohedral modifikasyonu olup birim hücredeki 105 tane B atomuyla en karmaşık yapıdır (a<sub>0</sub>=10.145 Å, a=65.28°). Birim hücrede bulunan B atomları C<sub>60</sub>'a benzer bir dış kabuk oluştururlar (WEB\_1, 2007).

İlk olarak hazırlanmış kristal polimorf B, a-tetragonal bor olarak adlandırılmış ve birim hücrede (4 $B_{12}$ +2B) 50 bor atomuna sahip olduğu bulunmuştur (Baykal, E.D., 2003). Yapılan son çalışmalar, bu fazın azot ve karbon yokluğunda oluşamayacağını ve hazırlama koşullarına bağlı olarak,  $B_{50}C_2$  veya  $B_{50}N_2$  formüllerine sahip olduklarını göstermiştir.

#### 2.1.2. Fiziksel Özellikler

Elementel borun fiziksel özellikleri, kristal yapısı ve saflığından önemli ölçüde etkilenmektedir. Yoğunluğu 2.30 g/mL olan amorf bor, 2300°C'de eriyip, 2550°C'de, süblimleşirken, α-rhombohedral bor 2180°C'de eriyip, 3650°C süblimleşir ve yoğunluğu 2.46 g/mL'dir (KİRK-OTHMER, 2001).

Bor, karbonun allotropu olan elmastan sonra en sert elementtir.  $\alpha$ -rhombohedral bor kırmızımsı kahverengi,  $\beta$ -rhombohedral bor parlak grimsi siyah, amorf hali ise; kahverengimsi gri renktedir (ULLMANN, 2002). Oda sıcaklığında elektrik iletkeniği zayıftır, fakat yüksek sıcaklıklarda çok yüksektir.

Atom Numarası	5	
Atom Ağırlığı	10.811 g/mol	
Atomik Capı	1.17Å	
Erime Noktası	2300°C	Amorf
	2180°C	α-rhombohedral
Kaynama Noktası	3660°C	I
Süblimleşme Noktası	2550°C	Amorf
	3650°C	α-rhombohedral
Yoğunluk (20°C)	2.30 g/mL	Amorf
	2.35 g/mL	β-rhombohedral
	2.46 g/mL	α-rhombohedral
Molar Hacmi	$4.68 \text{ cm}^3/\text{mol}$	
Sertlik	2390 kg/mm <sup>2</sup>	Кпоор
	9.3	Mohs
	49000 MPa	Vickers
İletkenlik	$1.0 e^{-12} 10^6 / cm$	Elektriksel
	0.274 W/cmK	Termal
Isı Kapasitesi (27°C)	12.054 JK <sup>-1</sup> mol <sup>-1</sup>	Amorf
	11.166 JK <sup>-1</sup> mol <sup>-1</sup>	β-rhombohedral
Entropy (25°C)	6.548 JK <sup>-1</sup> mol <sup>-1</sup>	Amorf
	5.875 JK <sup>-1</sup> mol <sup>-1</sup>	β-rhombohedral
Atomizasyon Entalpisi (25°C)	573.2 kj/mol	
Füzyon Entalpisi	22.18 kj/mol	
Buharlaşma Entalpisi	480 kj/mol	
Buharlaşma Isısı	489.7 kj/mol	
Buhar Basıncı (2300°C)	0.348 Pa	

# Tablo 2.3. Bor Elementinin Fiziksel Özellikleri (EVCİN, 2007, ULLMANN, 2002, KİRK OTHMER, 2001)

### 2.1.3. Kimyasal Özellikler

Bor elementinin kimyasal özellikleri morfolojisine ve tanecik büyüklüğüne bağlıdır. Mikron boyutundaki amorf bor kolaylıkla ve şiddetli olarak reaksiyona girerken, kristalin bor kolay reaksiyona girmez.

Kimyasal olarak ametal olan kristal bor, normal sıcaklıklarda su, hava ve hidroklorik / hidroflorik asitler ile reaksiyona girmez, sadece yüksek konsantrasyonlu nitrik asit ile sıcak ortamda borik asite dönüşebilmektedir.

Elektronik konfigürasyonu  $1s^2 2s^2 2p^1$  olan borun yükseltgenme basamağı 3'tür, ancak B<sup>3+</sup> iyonları bulunmaz. Borun bağ yapan orbitalleri elektronlarından fazla (4 orbital, 3 elektron) olduğundan elektron çifti alıcısı yani bir lewis asidi gibi davranır ve çok merkezli bağ yapma eğilimine sahiptir. Yüksek sıcaklıklarda oksijen ile reaksiyona girerek bor oksit (B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), aynı koşullarda azot ile bor nitrür (BN) ve titanyum ile titanyum borür (TiB<sub>2</sub>) gibi endüstride kullanılan bileşikler oluşturabilmektedir. Hidrojen ile doğrudan reaksiyona girmez, ancak indirekt olarak bor hidrürleri oluşturur.

Halojenler ( $F_2$ , $Cl_2$ , $Br_2$ ) ile şiddetli reaksiyona girerek bor halojenürleri oluşturur. Florür ile oda sıcaklığında bor triflorür, klorür ile 500°C'de bor triklorür ve 600°C'de bromür ile bor tribromür elde edilir (CUEİLLERON, J., 1944).

Elementel bor etkin bir indirgendir, su buharını hidrojene (800°C), azot oksitleri bor nitrüre indirgerken kendisi boroksite yükseltgenir. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, TiO<sub>2</sub> ve Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> gibi geçiş metallerinin oksitleri elementel bor ile reaksiyona girdiğinde, bor oksit ve metal borürler oluşur.

Sodyum hidroksit, NaOH çözeltisiyle reaksiyona girmezken, erimiş sodyum karbonat, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> veya erimiş sodyum karbonat-sodyum nitrat, NaNO<sub>3</sub> karışımıyla tamamen reaksiyona girer.

Standart elektrot potansiyeli	$B + 3H_2O \rightarrow H_3BO_3 + 3H^+ + 3e^ 0.73 V$		
Elektron afinitesi	32 kj/mol – 0.332 eV		
Elektronegativite	2.04 (Pauling)		
	2.01 (Mulliken)		
İyonik Çap	0.25 nm		
Atomik Çap	0.80-0.95 nm (bağlanma tipine bağlı)		
Birinci iyonlaşma enerjisi	798 kj/mol – 8.27 eV		
İkinci iyonlaşma enerjisi	2426 kj/mol – 25.15 eV		
Üçüncü iyonlaşma enerjisi	3658 kj/mol –37.92 eV		

Tablo 2.4. Bor Elementinin Kimyasal Özellikleri (EVCİN, 2007)

## 2.2. BOR ÜRÜNLERİ

Bugün dünyada ve Türkiye'de kullanım alanı bulan bor mineralleri ve bunlardan elde edilen ticari ürünleri, üretim aşamaları ve prosesleri dikkate alarak, ham bor, rafine bor ürünleri ve son olarak ta özel bor kimyasalları olmak üzere üç gruba ayırabiliriz.

#### 2.2.1. Ham Bor Ürünleri

Doğada konsantre bor cevheri olarak bulunan ürünlerdir. Ticari öneme sahip başlıca bor mineralleri Tablo 4'te verilmiştir. Ham bor ürünlerinin % 90'ı borik asit, boraks penta ve dekahidrat gibi rafine bor ürünleri üretiminde kullanılır.

Kernit	$Na_2B_4O_7.4H_2O$	Pandermit	$Ca_4B_{10}O_{19}.7H_2O$
Tinkalkonit	Na <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub> .5H <sub>2</sub> O	İnderit	Mg <sub>2</sub> B <sub>6</sub> O <sub>11</sub> .15H <sub>2</sub> O
Tinkal	Na <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub> .10H <sub>2</sub> O	Szaybelit	MgBO <sub>2</sub> (OH)
Probertit	NaCaB <sub>5</sub> O <sub>9</sub> .5H <sub>2</sub> O	Hidroborasit	CaMgB <sub>6</sub> O <sub>11</sub> .6H <sub>2</sub> O
Üleksit	NaCaB <sub>5</sub> O <sub>9</sub> .8H <sub>2</sub> O	Borasit	Mg <sub>3</sub> B <sub>7</sub> O <sub>13</sub> Cl
Kolemanit	Ca <sub>2</sub> B <sub>6</sub> O <sub>11</sub> .5H <sub>2</sub> O	Asarit	Mg <sub>2</sub> B <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .H <sub>2</sub> O
Meyerhofferit	Ca <sub>2</sub> B <sub>6</sub> O <sub>11</sub> .7H <sub>2</sub> O	Datolit	$Ca_2B_2Si_2O_9.H_2O$
İnyoit	Ca <sub>2</sub> B <sub>6</sub> O <sub>11</sub> .13H <sub>2</sub> O	Sassolit (borik asit)	B(OH) <sub>3</sub>

Tablo 2.5. Ham Bor Ürünleri (WEB 2 2008)

#### 2.2.2. Rafine Bor Ürünleri

Uygun yapıdaki ham bor cevheri kullanılarak kimyasal reaksiyona yapılmaksızın veya yapılarak ana mineral harici maddelrin uzaklaştırılması sonucunda elde edilen ürünlerdir. Rafine bor ürünleri borun en çok tüketilen türevlerini oluşturmaktadır.Bu ürünler ekonomik bazda bor kaynağı olarak özel bor ürünlerinin üretiminde kullanılırlar. Ticari boyutta dünyada üretilen rafine bor ürünleri ve boroksit miktarları Tablo 5'te gösterilmiştir.

Ürün Adı	Formülü	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)
Bor oksit (Susuz borik asit)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	100,0
Sodyum oksiborat	Na <sub>2</sub> B <sub>8</sub> O <sub>13</sub>	81,8
Susuz boraks	Na <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub>	69,3
Sodyum metaborat	Na <sub>2</sub> B <sub>2</sub> O <sub>4</sub> .4H <sub>2</sub> O	64,2
Borik asit	H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	56,5
Boraks pentahidrat	Na <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub> .5H <sub>2</sub> O	47,8
Boraks dekahidrat	Na <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub> .10H <sub>2</sub> O	36,5
Sodyum perborat	NaBO <sub>3</sub> .4H <sub>2</sub> O	22,0

Tablo 2.6. Rafine Bor Ürünleri (WEB\_2 2008)

### 2.2.3. Özel Bor Kimyasalları

Özel bor kimyasalları, ham ve rafine ürünlerden ileri teknoloji gerektiren yöntemler ile üretilen spesifik bir amaç için kullanılan ürünlerdir.

<i>Tablo 2.7.</i>	Özel Bor	Kimyasalları	(SÜMER,	2004)

Elementel Bor				
İnorganik Boratlar				
Bor Halojenürler				
Floroborik asit ve Floroboratlar				
Refrakter Bor Bileşikleri				
✓ Bor Karbür				
✓ Bor Nitrür				
✓ Metal Borürler				
Ferrobor ve Diğer Bor Alaşımları				
Bor Hidrürler				
Borik asit esterleri				
Boranlar				

Dünya rezervlerinin yüzde 65'ine yakın bir kısmına sahip olduğumuz 1.2 milyar dolarlık dünya bor pazarındaki payımız, 1.2 milyon tonluk tüvenan cevher üretimimizle % 20'ler düzeyinde kalmaktadır. Özel bor kimyasalları açısından incelediğimizde ise, % 1'lere bile ulaşamadığı söylenebilir. Bu oranlar, bu önemli hammadde kaynağından etkin bir şekilde yararlanamadığımızın kanıtıdır. Bunun en önemli nedeni daha fazla katma değer yaratan rafine ya da özel bor ürünleri için gerekli yatırımların yapılamamış olmasıdır.

### 2.3. BOR ÜRÜNLERİNİN ENDÜSTRİDE KULLANILDIĞI YERLER

Bor mineralleri ve bileşikleri cam sanayinden, iletişim araçlarına, otomobil sanayinden tarım sektörüne kadar çok çeşitli endüstri dallarında çok farklı malzeme ve ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır.

*Borik asit ve boraks*; ısıya karşı dayanıklılık, yüzey sertliği ve dayanıklılık gibi özelliklerin istendiği özel camların üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca yalıtımı sağlayan cam elyafı ve seramik sanayiinde emaye akışkanlıklarını arttırıp, yoğunluklarını ve doygunlaşma ısılarını düşürmek için boraks ve borik asit kullanılır.

*Elementel bor*, günümüzde askeri faaliyetler sırasında aydınlatma; nükleer silahlar ve nükleer güç reaktörlerinde muhafaza amacıyla kullanılmaktadır.

İnorganik boratlar sınıfından *sodyum perborat*; deterjan, beyazlatıcı ve tekstilde, *sodyum metaborat*; yapıştırıcılar, deterjan, zirai ilaçlama, fotoğrafçılık ve tekstilde, *sodyum pentaborat*; gübre ve yangın geciktiricilerinde kullanılmaktadır. *Potasyum pentaborat*; paslanmaz çelik ve çeşitli demir dışı metallerin kaynak ve lehim işlemlerinde, *baryum metaborat*; korozyon önleyici olarak, *amonyum diborat*; üreformaldehit reçinelerinde nötralizasyon amacı ile, *amonyum pentaborat* elektrolitik kapasitörlerinde elektrolit olarak kullanılmaktadır. Antifriz bileşiklerinde, metalurjik fluxlarda ve porselen üretiminde *kalsiyum borat*; mantar oluşumunu önlemek için *bakır borat* kullanılmaktadır.

En yaygın kullanılan bor halojenür *bor triflorür*dür ve organik sentez reaksiyonlarında önemli rol oynar. Friedel-Crafts alkilleme reaksiyonunda, esterleşme reaksiyonlarında, aromatik bileşiklerin nitrasyonu ve sulfonasyonunda katalizör görevi görmektedir. Çoğu olefin polimerizasyon reaksiyonlarında başlatıcı olarak, alkan ve alkenlerin izomerizasyonunda bor triflorür kullanılır. Diğer bir bor halojenür, *bor triklorür*ün en önemli uygulaması bor fiberlerinin hazırlanmasında kullanılmasıdır. Bor triklorür ve hidrojen içeren bir sistemden yüksek sıcaklıktaki tungsten filament geçirildiğinde bor triklorürün bora indirgenmesiyle güçlü bor fiberleri oluşur. Bor triklorür, bor triflorür gibi kuvvetli Lewis asiti olması nedeniyle organik reaksiyonlarda katalizör olarak kullanılmaktadır. Benzer özellikteki *bor tribromür* de olefin polimerizasyonunda başlatıcı görevi görür. Bor triiyodürün bilinen ticari bir uygulaması yoktur (Ullmann, 2002).

*Floroborik asit*, diğer floroborat tuzlarının hazırlanmasında, aynı zamanda elektrokaplama ve alüminyumun yüzey işlemleri için batırma çözeltisi olarak kullanılir. Erimiş alkali-metal ve amonyum floroboratlar, askeri amaçlı kullanılan metal oksitler için iyi bir çözgendir. LiF ve NaBF<sub>4</sub> ün bir karışımı nükleer reaktörde soğutucu olarak ve fisyona uğrayabilen malzemeler için bir çözgen olarak kullanılır. Alkali metal floroboratları ve floroborik asit; organik sentez ve polimerizasyon reaksiyonlarını katalizler. Lityum floroborat, lityum-sülfür pillerinde elektrolit olarak kullanılır.

*Bor karbür*, özel bor kimyasalları içinde en çok kullanılanlardan biridir. Yüksek sıcaklığa dayanıklılığı ve nötron absorbsiyon yeteneği sayesinde askeri araçların zırhlanmasında ve nükleer reaktörlerde kullanılır. Metal matris kompozitler, bor karbür ve alüminyumdan veya alüminyum alaşımlarından yapılmaktadır.

*Bor nitrür,* sıcak preslenen bornitrür, birçok seramik malzemeye göre daha az kırılgandır. Mekanik bakımdan serttir, delme ve kesme işlemlerinde kullanılır. Toz halindeki hegzagonal bor nitrür yüksek sıcaklıklarda yağlama malzemesi olarak geniş bir alanda kullanılmaktadır.

*Metal borürler*, Cr, Mo, Ti, Tn, Ni, Zr, Hf, ve Ce, borürleri, roket egzosu, türbin kanadı, sıcaklık iletkeni, elektrik kontağı ve pota imâlinde kullanılır. *Lantanyum heksaborür*, LaB<sub>6</sub> metalik özellikte, termik ve kimyasal yönden dayanıkhk bir malzeme olduğundan elektroliz işlemlerinde katod malzemesi olarak kullanılır. *Zirkonyum diborür*, ZrB<sub>2</sub> sıcaklık değişmeleri ve korozyona karşı çok dayanıklıdır. Bu sebeple termoelementlerde koruyucu kaplama ve pota malzemesi olarak kullanılır. Zr ve Ti borürleri veya karbür karışımları, alüminyum elektrolizinde hücreleri kaplamada tercih edilir (ÇEÇEN, 1969). Süper iletken özellik gösteren *magnezyum diborür*, MgB<sub>2</sub> yüksek güç transformatörlerinde, yüksek akım taşıyan iletim tellerinde ve en önemlisi MRI cihazlarının manyetik bobinlerinde kullanılabilmektedir. Ayrıca magnezyum borür diğer borürlerden farklı olarak bor hidrür karışımları üretecek şekilde hidrolize formdadır.

*Ferrobor*, çeliği bor ile alaşımlandırma ve trafo çekirdeklerinde amorf malzeme olarak kullanılması en önemli kullanım alanını oluşturmaktadır. *Nikelli ve kobaltlı bor* alaşımlan da yüksek frekanslı trafo çekirdeklerinde kullanılmaktadır. Bu alaşımlardan üretilen teller EKG gibi cihazların semerlerinin üretiminde tercih edilmektedir (KILIÇ, 2004).

*Bor hidrürler*; hidrojen elde etmek için redüksiyon malzemesi olarak kullanılır. *Sodyum bor hidrür*ün suyla temasında bozunma sonucu ortaya çıkan serbest oksijen temiz bir yakıt olarak içten yanmalı motorlarda ve yakıt pillerinde kullanılabilir (DURAL, 2008).

Metil borat ticari olarak en büyük öneme sahip *borik asit esteri*dir, çünkü sodyum bor hidrür ve diboran sentezinde kullanılırlar. Metil borat azeotropları kaynaklarda erime noktasını düşüren madde olarak özellikle de Avrupa da kullanılırlar. Borat esterleri alev geciktirici olarak, hidrokarbonların oksidasyonunda, trialkilboranların hazırlanmasında ve yağlama malzemesi olarak kullanılmaktadır.

*Boranlar* çok reaktiftir, dolayısıyla uygulamada dikkat gerekir. Diboran organik kimyada güçlü fakat seçici bir indirgendir. Bir elektrofilik reaktiftir ve nükleofilik alkalimetal bor ve alüminyum hidrürlerle tepkimeye girer.

# 2.4. SÜPERİLETKENLİK

Süperiletkenler, ısıları belli bir seviyeye düşürüldüğünde elektrik akımına karşı dirençlerini tamamen kaybeden maddelerdir. Süperiletkenliğin tarihi, 1908 yılında Hollandalı fizikçi Heike Kamerlingh Onnes' un kaynama sıcaklığı 4.2 K olan helyumu sıvılaştırmasıyla başlamıştır. Onnes, 1911'de Leiden Üniversitesinde metallerin düşük sıcaklıktaki dirençlerini incelerken, Hg'nın 4.2 K de elektrik direncinin sıfıra gittiğini keşfetmiş ve süperiletken olarak nitelendirmiştir. Süperiletkenliğin 1911'deki keşfinden sonra, pek çok metalin direncinin, her metale özgü kritik bir T<sub>c</sub> sıcaklığının altında, sıfıra gittiği gözlenmiştir.



Şekil 2.2: Süperiletkenlik kritik geçiş sıcaklığında direncin sıfıra yaklaşması.

Sıvı helyum ve metallerin düşük sıcaklık özellikleri üzerinde yaptığı çalışmalar Onnes'a 1913 Nobel Fizik Ödülünü kazandırmıştır.

1933 yılında Walther Meissner ve öğrencisi Robert Ochsenfold süperiletkenlerin manyetik özelliklerini incelemişlerdir ve manyetik alanda soğutulan bir süperiletkenin kritik sıcaklık altında, diamanyetikliğini (manyetik alanı dışladığını) keşfetmişlerdir. Süperiletken haldeki malzemenin içinden manyetik alan geçmeyerek dışarıdan dönmesine Meissner etkisi denir.



Şekil 2.3. Meissner etkisi

Manyetik alanda bulunan süperiletkenin kritik sıcaklığı (T<sub>c</sub>), manyetik alan arttıkça azalmaktadır. Manyetik alan (H), kritik bir H<sub>c</sub> değerini aştığında, süperiletkenlik ortadan kalkar ve normal bir iletken gibi davranır. Kritik manyetik alanın sıcaklıkla yaklaşık olarak H<sub>c</sub> (T) = H<sub>c</sub> (0) [1- (T / T<sub>c</sub>)<sup>2</sup>] şeklinde değiştiği bulunmuştur. Burada H<sub>c</sub> (0); 0K' de üstüniletkenliği bozmak için gerekli manyetik alandır. Tc ise; normal durumdan üstüniletkenlik durumuna geçiş sıcaklığıdır.



Şekil 2.4. H<sub>c</sub> kritik manyetik alanın sıcaklığa bağlı değişimi.

1935 yılında, Fritz ve Heinz London kardeşler süperiletkenliği elekrodinamiğin teorisi olarak geliştirdiler. London eşitliğine göre, süperiletken yüzeyinden içine doğru gidildiğinde, manyetik alan eksponansiyel olarak azalmaktadır. Böylece, manyetik alan Meissner olayı ile uyumlu olarak numune içinde sıfır olmaktadır. Yüzey akımlarından kaynaklanan manyetik alan numuneye belli bir miktarda nüfuz etmekte vu bu oluşumun karakteristik boyu nüfuz derinliği ( $\lambda$ ) olarak adlandırılmaktadır.

V. Ginzburg ve L. Landau, 1950'de genel simetri özelliklerine dayalı süperiletkenlere teorik açıklama getirmişlerdir. *Ginzburg – Landau theory* süperiletkenlerin makroskopik özelliklerini açıklamasına rağmen, mikroskopik özelliklerinde yetersiz kalmıştır.

Süperiletkenliği anlamaya yönelik ilk teori, 1957'de Illinois Üniversitesindeki üç fizikçi; John Bardeen, Leon Cooper ve Robert Shcrieffer tarafından geliştirilmiştir. BCS teorisi olarak bilinen bu yaklaşım, titreşim halindeki kafes yapısı içerisinde elektonların birbirine kilitlenmiş olarak bir düzen içinde nasıl aktığını açıklamaktadır. Normal metallerde serbest durumda bulunan iletkenlik elektronları kristal yapı içerisinde pozitif iyonların arasından elektrik alanı altında hareket ederken sürtünme ve çarpışma gibi olaylardan dolayı hareketi kısıtlanarak bir direnç oluşturur. Bir elektron bir iyonun yanından geçerken onu kendisine doğru çeker, fakat çok kısa bir süre sonra yay sistemine benzer şekilde eski pozisyonuna döner. Eğer kristal yapı belli bir geçiş sıcaklığının altına kadar soğutulursa bu durumda eski konumuna dönmesi zaman alır. İkinci bir elektron bir öncekinin arkasından giderken bu iyon tarafından çekilerek hareketi hızlanmış olur. Böylece, birinci elektronun deformasyonu sonucu ortaya çıkan kristal potansiyeli, ikinci elektron için çekim alanı oluşturur. Bu ise dolaylı olarak iki elektronun birbirini çekmesi gibi düşünülebilir. Bu şekilde çiftlenmiş elektronlara *Cooper çifti* denir ki süperiletkenliğin kurulmasında çok önemli rol oynarlar.

Alexei Alekseevich Abrikosov, dış manyetik alan varlığında süperiletkenlerin özelliklerini araştırmıştır. 1957'de süperiletken malzemelerin Tip I ve Tip II süperiletkenler olmak üzere ikiye ayrıldığını bulmuştur. Tip I süperiletkenlerde manyetizasyon, kritik manyetik alana kadar artar ve o noktada sıfıra düşer, yani normal iletken olur. Bu tip süperiletkenler yumuşaktır, dimanyetiktir ve düşük sıcaklıklarda süperiletkendirler. Bunlardan Al, Hg, Sn gibi saf metalik malzemeler de, Tip I süperiletkenlerde H<H<sub>c</sub> Hc kritik alanın altında, Meissner olayından dolayı manyetik alan tamamen perdelenmiştir.



Şekil 2.5. Tip I ve Tip II süperiletkenlerde manyetik perdeleme

II. tip bir süperiletkenler, şekil 2.4' te  $H_{c1}$  ve  $H_{c2}$  olarak gösterilen iki kritik alan tarafından belirlenmektedir. Uygulanan alan,  $H_{c1}$  alt kritik alanından küçükse, madde tam olarak süperiletkendir ve I. tip süperiletkenlerde olduğu gibi hiçbir akı maddeye nüfuz edemez (SUMPTİON, 2004). Uygulanan alan,  $H_{c2}$  üst kritik alanı aştığında, akı numunenin tamamına nüfuz eder ve süperiletken hal ortadan kalkar. Ancak,  $H_{c1}$  ile  $H_{c2}$  arasındaki alanlar için malzeme "Girdaplı hal" (vorteks hali) olarak bilinen karışık halde bulunur. Girdaplı halde madde sıfır dirence sahip olabilir ve akı kısmen nüfuz edebilir. Uygulanan alan alt kritik alanı geçtiğinde, girdaplı bölgeler, normal kısımlardan oluşan fitiller şeklinde olur. Uygulanan alanın şiddeti arttığında fitil sayıları artar ve alan üst kritik alana ulaştığında, numune normal hale geçer.

Manyetik alan uygulanmış Tip II süperiletkenden akım geçirildiği zaman manyetik akı çizgilerini dışarıya doğru akıma dik yönde itmeye çalışan Lorentz kuvveti oluşur. Eğer manyetik akı çizgileri tamamen dışarıya atılamazsa bu durumda bir ısı üretilir. Bu ise malzemenin ısınmasına ve Tc geçiş sıcaklığının düşmesine sebep olmaktadır. Safsızlıklar ekleyerek, girdapları bir yere çivilemek (flux pinning) suretiyle hareketlerini engelleyerek; bu tip bir süperiletken için sıfır direnç oluşturmak mümkün olabilir. Malesef çoğu süperiletken malzemelerde belirli bir kritik akım değerine kadar manyetik akının geçişine izin veren bir çok yapı kusurları vardır. Genellikle kritik akım yerine kritik akım yoğunluğu uygulama için çok önemli bir parametredir.

1962 yılında, ilk ticari süperiletken tel, niyobyum ve titanyum alaşımından Westinghouse'daki araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Aynı yıl, Brian D. Josephson, 2 mm kalınlığında yalıtkan bir engel ile ayrılmış iki süperiletken arasında tünelleme akımının oluştuğunu ispatlamıştır. Josephson etkisi olarak bilinen bu özellikten çok zayıf manyetik

alanları algılamada kullanılan SQUID (superconducting quantum interference devices) cihazlarında yararlanılmıştır.

21

Bilim adamları, yıllarca, daha yüksek sıcaklıklarda süperiletkenlik gösteren yeni malzemeler araştırmışlardır. Yakın zamana kadar bilinen en yüksek kritik sıcaklığa (23,2 K) sahip olan malzeme niyobyum germanyum (Nb<sub>3</sub> Ge) alaşımı idi. 1986 yılının başlarında, İsviçre IBM Araştırma Laboratuarlarında, J. George Bednorz ve Karl Alex Müller, süperiletkenlik alanında devrim yaratan bir keşifte bulunmuşlardır. Bu araştırmacılar lantanyum-baryum-bakır oksijen bileşiğinin yaklaşık 35 K da süperiletken olduğunu bulmuşlardır. Bundan hemen sonra diğer laboratuarlarda yapılan çalışmalarla süperiletken fazın, x=0,2 olmak üzere La<sub>2-x</sub>Ba<sub>x</sub>CuO<sub>4</sub> olduğu bulunmuştur. Diğer bir çalışma, baryum yerine stronsiyum konularak yapılmış, 36 K'lik kritik sıcaklığa ulaşılmıştır. 1986 yılı yüksek sıcaklık süperiletkenliği üzerine yapılan çalışmaların başlangıcı sayılmıştır.

1987 nin başlarında, Alabama ve Houston Üniversitesindeki araştırma grupları, yitriyum, baryum, bakır ve oksijenden oluşan karışık bir fazda 92 K'e yakın bir sıcaklıkta süperiletkenlik gözlemlemişlerdir. Bu keşif dünyanın başka yerlerindeki gruplar tarafından da doğrulanarak süperiletken fazın YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7</sub> olduğu belirlenmiştir. Bu bileşiğin geçiş sıcaklığı , kolayca bulunabilen ve bir soğutucu olan sıvı azotun kaynama sıcaklığı olan 77 K nin üzerinde olması bakımından yüksek sıcaklık süperiletkenliği için bir dönüm noktası olmuştur. Maeda ve arkadaşları bizmut, stronsiyum, kalsiyum, bakır ve oksijenden oluşan Bi<sub>2</sub>SrCuO<sub>x</sub> (Bi-2201), Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>x</sub> (Bi-2212), ve Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>x</sub> (Bi-2223) seramik bileşiklerini sentezlemişlerdir.

Yüksek sıcaklık süperiletkenliği üzerine yapılan diğer bir çalışmada Tl-Ca-Ba-Cu-O senteziyle yapılmış ve 120 K kritik sıcaklığa ulaşılmıştır (Sheng, 1988). 1993 yılında talyum yerine civa katılarak sentezlenen HgBa<sub>2</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>8</sub> süperiletkeninin kritik sıcaklığı 133 K olarak bulunmuştur (Cantoni, 1993). Bu bileşikte talyumun civayla kısmen yerdeğiştirmesiyle elde edilen Hg<sub>0.8</sub>Tl<sub>0.2</sub>Ba<sub>2</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>8+x</sub> bileşimli süperiletken faz ile kritik sıcaklık 138 K'e çıkartılmıştır. Tabii ki son hedef, insanoğlunun süperiletkenliği oda sıcaklığında da gerçekleştirebilmesidir.

2001 yılında ilk defa metalik bir süperiletken olan magnezyum borürün ( $MgB_2$ ) 39 K gibi yüksek bir kritik sıcaklığa sahip olduğunu Prof. J. Akimitsu bulmuştur (Nagamatsu, 2001). Son bir kaç yılda yapılan yoğun çalışmalar bu malzemelerden 20 K' de santimetre kare başına bir milyon amperin üzerinde akım geçebildiği ve süperiletkenliğin bozulmadığını göstermiştir (TAKANO, 2001). Magnezyum borürün yüksek kritik sıcaklık ve akım yoğunluğuna sahip olmasına ilave olarak maliyetinin düşük olması, bu malzemeleri diğer süperiletkenler arasında uygulanabilirlik açısından oldukça avantajlı duruma getirmektedir. Ayrıca 4.2 K çalışma sıcaklığı yerine, çok pahalı olan sıvı helyuma gereksinim duymadan, çok az bir güç sarfiyatı ile 10 K 'ne kadar inebilen kroyopompalar kullanılarak veya çok çok daha ucuz olan sıvı hidrojen veya sıvı neon (15 K) ile çalışabilen üstüniletken MgB<sub>2</sub> üzerine kurulan dijital kroyoelektronik teknolojisine MgB<sub>2</sub> üstüniletkeninin sağlayacağı katkı inanılmaz boyutlarda olacaktır.

# 2.5. SÜPERİLETKEN MgB<sub>2</sub>'ÜN ÖZELLİKLERİ

## 2.5.1. MgB<sub>2</sub>'ÜN KRİSTAL YAPISI

1950 yılından itibaren bilinen MgB<sub>2</sub> ün üstüniletkenliği 2001 yılında tesadüfen japonyada bir lisans öğrencisi tarafından keşfedilmiştir. MgB<sub>2</sub> bugün bilinen yüksek süperiletkenlerinden daha düşük kritik sıcaklığına sahip olmasına karşın günümüzde teknolojide kullanılmakta olan  $Nb_3Ge$ , NbTi gibi malzemelerden 2 kat daha yüksek kritik sıcaklığına sahip olmakla birlikte endüstride kullanıma en yakın süperiletkenlerden birisidir.  $MgB_2$  basit hekzagonal  $AlB_2$  tipi yapıya sahiptir (YILDIRIM, 2002). Kristal yapıdaki hekzagonal sıkı paketli magnezyum atomları arasına grafit tipi bor atomları yerleşmiştir.



Şekil 2.6. MgB<sub>2</sub> ün kristal yapısı (LARBALESTİER, 2001)

Her magnezyum atomu, bor atomlarının oluştuduğu altıgenlerin merkezinde yer almaktadır. Hekzagonal düzlem içi örgü parametresi; a = 0.3086 nm ve düzlemler arası örgü parametresi c = 0.3524 nm olup, bu değerler magnezyum ve bor atomlarının başlangıç düzenine göre değişmektedir.

Magnezyum borürün yüksek kritik sıcaklığa (39 K) sahip olmasının nedeni; belli elektronlarla belli örgü titreşimleri arasındaki etkileşmenin güçlü olmasıdır. Burada meydana gelen güçlü etkileşim MgB<sub>2</sub>'nin kristal yapısı ile elektronların bağlanma durumundan kaynaklanmaktadır. İletkenlikten sorumlu olan elektronların bor katmanında bulundukları kabul edilmektedir. Hekzagonal düzlem içinde çok güçlü bir bağlanma varken, düzlemler arası çok zayıf bir bağlanma söz konusudur (KILIÇ, 2004). Düzlemsel bağların iletim elektronları düzlem içi örgü titreşimlerinden çok güçlü bir şekilde etkilenmektedirler. Etkileşme mekanizmasının BCS teorisinde olduğu gibi fonon değiş tokuşuna dayandığı bilinmektedir. Bu güçlü etkileşme veya çiftleşme mekanizması yüksek sıcaklıklara kadar süperiletkenliğin korunmasını sağlamaktadır.



Şekil 2.7. Alfa Aeaser dan alınan  $MgB_2$  tozuna ait XRD spektrumu.

# 2.6. MgB<sub>2</sub> ÖRNEKLERİN HAZIRLANIŞI

### 2.6.1. MgB<sub>2</sub> 'ÜN SENTEZLENMESİ

MgB<sub>2</sub>, Mg ve B atomları arasındaki katı hal reaksiyonları ile elde edilmektedir. Belirli oranlarda karıştırılan Mg ve B, argon atmosferinde yüksek sıcaklıklarda belli süre tavlanmaktadır. Bu çalışmada tavlama (700-1000°C), yarım saat veya 2 saat bekletilerek yapılmıştır.

$$Mg + 2B \xrightarrow{700-1000^{\circ}C} MgB_2$$

MgB<sub>2</sub> üretimi sırasında kaliteyi ve maliyeti etkileyen bir çok faktör vardır. Bunlardan biri başlangıçta kullanılan Mg ve B elementlerinin kaliteleridir. Diğer bir faktör ise MgB<sub>2</sub> ün oluşması için tepkimeye sokulan Mg ve B hangi oranlarda karıştıklarıdır. Hinks, MgB<sub>2</sub>'ün tavlanması sırasında Mg ve B un farklı stokiyometrik katsayılarının etkisi üzerine çalışmıştır (HİNKS, 2000). Hinks çalışmasında aşırı ve yetersiz Mg miktarlarını ( $Mg_xB_2$ )  $0,5 \ge x \ge 1,3$ olacak şekilde formülize etmiştir. Benzer bir çalışma Ribeiro tarafından yapılmıştır ve Mg miktarının yetersiz olduğu durumda MgB<sub>4</sub> fazının oluştuğunu gözlemlemiştir (RİBEİRO, 2002). Her iki çalışmada da maksimum geçiş sıcaklığı Mg<sub>x</sub>B<sub>2</sub> için x=1 olduğu zaman elde edilmişitir. Bu çalışmada da Mg oranı % 0-5-10-15 olacak şekilde arttırılmıştır.

### 2.6.2. SÜPERİLETKEN MgB<sub>2</sub> TELLERİN HAZIRLANMASI

MgB<sub>2</sub>'ün başlangıç malzemesi olarak toz formunda olması nedeni ile bu malzemeyi teknolojik uygulamalarda kullanmak üzere tel ve teyp haline getirmek gerekmektedir. Kırılganlık dayanıklılığı çok düşük olan MgB<sub>2</sub> kullanılarak tel üretmek için bazı tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır. Kırılgan tozlardan tel üretmek için kullanılan en yaygın yöntem tüp içinde toz metodudur. Tüp içinde toz metodundan farklı olarak metal matris kompozit metodu ve tüp oluşturma-doldurma metodu vardır (SUMPTİON, 2004).

#### 2.6.2.1. Tüp İçinde Toz Metodu

Tüp içinde toz metodu kırılgan toz halindeki malzemelerden tel ve teyp üretmek için en çok uygulanan metodlardan birisidir. TIT metodunun düşük maliyetli ve kolayca biçimlendirilmesi gibi önemli avantajları vardır. Daha da önemlisi çok filamentli tel ve teypler üretmek için tek yöntemdir. Bu metod ile kırılgan süperiletken tozlar yumuşak metal tüp içine doldurulur. Daha sonra şekil 2.8'de görüldüğü gibi yivli bir silindir merdane ezilerek veya delikli hadde ile çapı küçültülerek boyu uzatılır.



25

Şekil 2.8. Tüp içinde toz metodu ile tel üretimi

TIT metodu ile ısısal işlem uygulayarak veya uygulamadan tel ve teyp üretilmiştir [XİAO 2003, GLOWACKİ 2001, GOLDACKER 2002]. Mekanik özelliklerini arttırmak için yapılan mekanik biçimlendirme ya da tavlama işlemi boyunca kritik sıcaklık ve kritik akım yoğunluğunun korunması TIT metodunda temel alınır.

#### 2.6.2.2. Tüp Oluşturma-Doldurma Metodu

Bu teknik Amerika'da Hyper-Tech topluluğu tarafından MgB<sub>2</sub> tel ve teyp üretimi için kullanılmıştır. Tüp oluşturma ve doldurma tekniğinde düzgün metal şerit (Fe, Cu) kılıf malzemesi olarak üretilmiştir. Metal şerit önce tüp şekillendirme kalıplarından geçerek U şeklinde kıvrılmaktadır. Kalıp içine toz koyulduktan sonra kapatma kalıpları tüpü kapatmaktadır. Silindir haline gelen toz dolgulu metal tüpün çapı çekme işlemi ile 2 mm'ye indirgenmektedir.



Şekil 2.9. *Tüp oluşturma-doldurma metodu ile tel üretimi* (HYPER TECH RESEARCH, Inc. web sitesi)

### 2.6.3. KILIF MATERYALİNİN ETKİSİ

Süperiletken tellerin üretimi sırasında metal kılıf ile süperiletken faz arasında doğabilecek reaksiyon önemlidir. Bu yüzden TIT metodu ile MgB<sub>2</sub>/ metal kompozit tellerin üretiminde, Suo ve arkadaşları kılıf malzemesi olarak Fe (Suo, 2001; Collings, 2003), Glowacki Ag, (GLOWACKİ, 2001), Tanaka Ni (TANAKA, 2002), Soltanian Cu (SOLTANİAN, 2003) kullanmışlardır. Kılıf malzemeleri arasında demir, ekonomik olması, dış manyetik alan etkilerine karşı manyetik perdeleme oluşturması ve MgB<sub>2</sub> ile etkileşmemesi nedeniyle süperiletken tellerin üretiminde tercih sebebidir. (WANG, 2001; HORVAT, 2002). Ayrıca 900<sup>o</sup>C de tavlanmasına rağmen MgB<sub>2</sub> ün hala 1,42.10<sup>5</sup> A/cm<sup>2</sup> (4.2K) gibi yüksek kritik akım yoğunluğu göstermesi Fe' i en iyi kılıflardan birisi yapmıştır (FENG 2003). Bakır da ucuz olmasının yanında kolay deforme edilebilen bir malzeme olduğundan kılıf malzemesi olarak kullanılmaktadır ancak yüksek sıcaklıklarda yapılan tavlama işleminde bakır üstüniletken çekirdek MgB<sub>2</sub> ile etkileştiği için kritik akım yoğunluğunu belli seviyelerde düşürmektedir (XİANG, 2003). Ayrıca borun yada magnezyumun kılıfla reaksiyona girmemesini sağlamak amacıyla Nb ve Ta kılıflar denenmiştir (GOLDACKER, 2001; FENG, 2003; FU, 2003; KOV'A<sup>°</sup>C, 2006).

26

#### 2.6.4. BAŞLANGIÇ MALZEMESİNİN ETKİSİ

Başlangıç malzemesi bakımından, süperiletken MgB<sub>2</sub> hazırlanmasında in-situ ve exsitu reaksiyon olmak üzere başlıca iki farklı yöntem kullanılmaktadır.

#### 2.6.4.1. In-situ Reaksiyon Tekniği

In-situ reaksiyon yönteminde reaksiyona girmemiş Mg and B tozları iyice karıştırıldıktan sonra metalik bir tüp içine doldurulup yüksek sıcaklıkta yapılan ısıl işlem sonunda MgB<sub>2</sub> elde edilir (WANG, 2001; MACHİ, 2003, SOLTANİAN, 2003; COLLİNGS, 2003; SUMPTİON, 2004; SHİMURA, 2004; FANG, 2004; BHATİA, 2004; XU, 2005; HİGASHİKAWA, 2005; YAMAMOTO, 2007; HİSHİNUMA, 2007; YE, 2007; VİNOD, 2007; ZHAO, 2008; MUDGEL, 2008). Bu çalışmada da in-situ reaksiyon tekniği kullanılmıştır.

#### 2.6.4.2. Ex-situ Reaksiyon Tekniği

Ex-situ reaksiyon yönteminde ise hazır  $MgB_2$  tozu uygun bir metal tüp içerisine doldurularak hadde ile çekme veya silindir merdane ile ezme yöntemiyle tel haline getirilir

(TANAKA, 2002; AHORANTA, 2004; MUSENICH, 2004; CAMBEL, 2005; SERQUIS, 2005; SUMPTION, 2005; KİTAGUCHİ, 2006; STENVALL, 2007; YE, 2007).

Ex-situ reaksiyon tekniği küçük ve homojen mikro yapılar için uygun bir tekniktir. Bu teknik katkılamaya karşı çok hassastır ve bazı katkılar için %1 'lik bir oran dahi süperiletkenliği bozabilir. In-situ tekniği katkılamaya ve kılıf çeşidine izin vermesi bakımından daha avantajlı bir tekniktir.

### 2.6.5. TAVLAMA SICAKLIĞININ ETKİSİ

Tavlanma işlemi, poroziteyi azaltıp tanecikler arasındaki bağlantıların arttırır, dolayısıyla daha homojen bir yapının oluşmasını sağlar. Sonuç olarak hem Tc kritik geçiş sıcaklığı artarken, hem de kritik akım yoğunluğunun artmasına sebep olur. Tavlama sıcaklığının kritik geçiş sıcaklığına etkisini şekil 2.10'da görülmektedir (JUNG, 2001). Buna göre tavlama sıcaklığı arttıkça Tc kritik geçiş sıcaklığı giderek artmaktadır. Ayrıca Şekil 2.11' de verilen SEM görüntüsünde olduğu gibi tavlama sıcaklığı arttıkça gözeneklerin giderek kapandığı görülmektedir.



Şekil 2.10. Tavlama sıcaklığının MgB2 nin üstüniletken özdirence etkisi



Şekil 2.11. 3 GPa altında ısıtılmış  $MgB_2$  SEM fotografları: Isıtma sıcaklıkları: a) 20 °C, b) 500 °C, and c) 950 °C.

Tavlama sıcaklığı örneklerin hazırlanışına bağlı olarak da değişim göstermektedir. Yapılan bir çalışmada; ex-situ yöntemle hazırlanan tellerin yaklaşık 950°C de ısıl işlem gerektirdiği, in-situ yöntemle hazırlanan tellerde de daha düşük sıcaklıklarda (600-750°C) reaksiyonun tamamlandığı bulunmuştur (DOU, 2003; FU, 2003).

### 2.6.6. KİMYASAL KATKILAMANIN ETKİSİ

Kullanılan toz taneciklerinin büyüklüğü, tanecikler arasındaki bağlantı açısından çok önemlidir. Tanecikler arasındaki zayıf bağlantı manyetik akının hareketini engelleyerek malzemenin ısınmasını sağlamaktadır. Bu ise üstüniletkenliği kötü yönde etkileyen bir faktördür. Tanecikler arasındaki bağlantıyı ve iletkenliği artırmak için metalik katkılar çoğu zaman çok etkilidir (ZHAO, 2001; MA, 2003; DOU, 2003; SUMPTİON, 2005; PACHLA, 2006). Şekil 2.12 de literatürde kullanılan katkı malzemelerinin Tc kritik geçiş sıcaklığına etkisi verilmektedir. Buna göre Zn, Si ve Li çok fazla etkili olmazken Mn, Al ve C çok önemli oranda etkilemektedir.



Şekil 2.12 : Literatürde kullanılan katkı malzemelerinin Tc kritik geçiş sıcaklığına etkisi

Bu çalışmada Mg katkısının etkileri araştırılmıştır. Mg çok yumuşak bir metal olduğu için kırılgan toz halindeki MgB<sub>2</sub> parçacıklarının birbirine birleştirilmesi ve iletkenliğin artırılması ve malzemenin elastikiyetinin arttırılmasında önemli rol oynamaktadır. Konuyla ilgili detaylı literatür taraması Giriş bölümndeki "KONUYLA İLGİLİ ÖNCEDEN YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR" başlığı altında verilmiştir.

### 2.6.7. KRİTİK ALAN

MgB<sub>2</sub>'ün kritik sıcaklığının daha yüksek olması, sıvı helyumun kaynama sıcaklığına göre dizayn edilen bugünkü ulaşılabilir teknolojiye göre daha fazla avantaja sahiptir. Bu avantajların başında ise daha ucuz ve ekonomik soğutma sistemlerinin kullanılmasına olanak sağlaması gelir. Mühendislik açıdan bakıldığında ise; yüksek sıcaklığın yanında üstüniletken aygıtların yeteri kadar yüksek magnetik alanlarda çalışması da önemli bir özelliktir. Süperiletken halde MgB<sub>2</sub>'ün kritik akım yoğunluğu tel, type, bulk ve ince film örneklerde farklı magnetik alanlar oluşturur. 4.2K ve 20 K ölçüm sıcaklıklarında ve 2T, 4T, 6T, ve 8T gibi farklı magnetik alan altında oluşan kritik akım yoğunlukları tablo 2.7 de özetlenmiştir.

	Ölçme Sıcaklığı : 4.2 K						
	Kılıf/Katkı	J <sub>c</sub> (A/cm <sup>2</sup> ) 8 T	$\begin{array}{c} J_{c} \left( A/cm^{2} \right) \\ 6 T \end{array}$	$\begin{array}{c} J_{c} \left( A/cm^{2} \right) \\ 2 T \end{array}$	Referans		
Tel	Ta, Cu			2.10 <sup>4</sup>	CANFİELD, 2001		
	Cu		104	6.10 <sup>4</sup>	EİSTERER, 2002		
	SS		2.104	105	SERQUİS, 2003		
	Fe		2.10 <sup>4</sup>	10 <sup>5</sup>	DOU, 2003		
Film	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5.104	10 <sup>5</sup>	$2.10^{6}$	BU, 2002		
	SrTiO <sub>3</sub>	1.6.10 <sup>5</sup>	2.7.10 <sup>5</sup>	8.10 <sup>5</sup>	EOM, 2001		
	YSZ	10 <sup>5</sup>	2.10 <sup>5</sup>	2.10 <sup>5</sup>	KOMORİ, 2002		
Bulk	-	10 <sup>2</sup>	6.10 <sup>2</sup>	104	FLUKİGER, 2003		
	-		10 <sup>2</sup>	5.10 <sup>4</sup>	WANG, 2002		
		ÖLÇME S	SICAKLIĞI : 20	K			
	Kılıf/Katkı	$\begin{array}{c} J_{c} \left( A/cm^{2} \right) \\ 4 T \end{array}$	$\begin{array}{c} J_{c} \left( A/cm^{2} \right) \\ 2 T \end{array}$	$\begin{array}{c} J_{c} \left( A/cm^{2} \right) \\ 0 T \end{array}$	REFERANS		
Tel	Fe	2.10 <sup>3</sup>	5.10 <sup>4</sup>	5.10 <sup>5</sup>	SUO, 2002		
	Та			2.10 <sup>5</sup>	CANFİELD, 2001		
	SS		10 <sup>5</sup>		GİUNCHİ, 2002		
Film	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		4.10 <sup>4</sup>	2.10 <sup>6</sup>	PRADHAN, 2001		
	SrTiO <sub>3</sub>		1.7.10 <sup>5</sup>	$2.10^{6}$	EOM, 2001		
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>			7.10 <sup>6</sup>	MOON, 2001		
Bulk	-	5.10 <sup>3</sup>	3.10 <sup>4</sup>	7.10 <sup>5</sup>	KİM, 2002		
	-	10 <sup>3</sup>	7.10 <sup>3</sup>	8.10 <sup>4</sup>	ZHAO, 2002A		

Tablo 2.8. Magnetik alan ile değişen kritik akım yoğunlukları (Okur, 2005)

Teknolojide kullanılmakta olan *NbTi* ve *Nb*<sub>3</sub>*Sn* nin kritik akım yoğunlukları sıcaklık 4.2 K iken magnetik alan uygulanmadığında ve 8 Teslada sırası ile  $10^7$  A/cm<sup>2</sup>,  $8.10^4$  A/cm<sup>2</sup> ve  $10^7$  A/cm<sup>2</sup>,  $10^5$  A/cm<sup>2</sup> dir. Tablo 2.7 den tel ve bulk *MgB*<sub>2</sub> örneklerin kritik akım yoğunluklarına baktığımızda; 4.2K deki süperiletken değerlerden daha düşük olduğu görülmektedir.

Birçok grup  $MgB_2$  ün kimyası ve stokiyometrik değişimi üzerinde çalışmaktadır. Li, Na, Ca, Ag, Cu, Al, Zn, Zr, Ti, Mn, Fe, Co ve C gibi değişik elementler eklendiğinde ya da

kılıf olarak kullanıldığında kritik akım yoğunluğunun magnetik alana bağlılığı üzerinde çalışılmıştır. Yukarıda bahsedilen elementlerin tümünün ilavesi geçiş sıcaklığında düşüşe neden olmasına rağmen, Ti,  $Zr_2O$  ve SiC ilavesinin magnetik alan uygulanmadığında ve özellikle uygulandığında kritik akım yoğunluğu değerlerinde bir artış sağladığı gözlenmiştir.

# 3. GEREÇ VE YÖNTEM

3.1 AMORF BOR'UN BOROKSİT'TEN ELDESİ VE SOXHLET YÖNTEMİYLE SAFLAŞTIRILMASI

32

Bu çalışmada boroksitin (B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) magnezyumla (Mg), 750 <sup>0</sup>C'de, Ar atmosferinde tavlanarak elde edilen üründen Soxhlet yöntemi kullanılarak saf amorf bor elde edilmiştir. Bu yöntemde tavlamayla elde edilen karışım Soxhlet düzeneğinde 6M HCl çözeltisiyle saflaştırma işlemine tabi tutulmaktadır. Böylece, Soxhlet düzeneğinin işleyişi gereği ürün her seferinde saf asit çözeltisiyle reaksiyona girdiğinden, tavlama reaksiyonu sonunda oluşan yan ürünlerin derişik asitle çözülme işlemi hızlanmakta ve saflaştırma işlemi çok kısalmaktadır (yaklaşık 3-4 saat). Şekil 3.1'de Soxhlet düzenek şeması görülmektedir.



Şekil 3.1 Soxhlet Ekstraksiyon Düzeneği

Ekstraksiyon için değirmende iyice öğütülmüş karışım, kartuşa konularak Soxhlet düzeneğinde 6 M HCl asit çözeltisiyle ile 3 kere yıkanmıştır. Yıkama işlemi sonrasında kartuş, içindeki maddeyle birlikte asitliği gidene kadar saf suyla yıkanıp, daha sonra ürün oda sıcaklığında saat camı içinde kurutulmuştur.

Bu yeni yöntemde 1 : 2,3 mol oranında B2O3: Mg karıştırılarak 3 metrik ton basınçla oluşturulan peletler, 750 0C'de Ar atmosferinde 2 saat tavlandıktan sonra ürünün

yüzey alanını artırmak için öğütülerek daha küçük boyuta indirilmektedir. Soxhlet düzeneğinde 6M HCl çözeltisiyle 3 döngü yıkanması sonunda yaklaşık %93,19 saflıkta amorf bor elde edilmiştir. Bu işlem iki basamakta gerçekleştirilmektedir. İlk basamakta B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Mg ile belli oranlarda karıştırılıp tavlanarak elementel bor karışım halinde elde edilmektedir. İkinci basamakta ise saflaştırılan amorf bor magnezyumla tekrar tepkimeye sokulup MgB2 elde edilmektedir. Bu işlemler içinde saf amorf bor eldesi önemli bir basamağı oluşturmaktadır. Tavlamayla elde edilen karışım yan ürünleri içermekte ve bu nedenle bor yüzdesi düsük olmaktadır. Karısımdaki istenmeyen maddelerin uzaklaştırılması için asitle yıkama yöntemi uygulanmaktadır. Amorf elementel borun üretilmesi için ilk olarak B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (%98.5, Eti Bor) ile Mg (Fluka, %99, 50-150 mesh) 1:4,6 mol oranında B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:Mg karıştırılarak hazırlanan peletler 800°C'de Ar ortamında 1 saat süreyle tavlama reaksiyonuna tabi tutulmuştur. Bu tavlama reaksiyonu sonucunda elde edilen ürünün tanecik boyutu bilyalı değirmen ile uygun boyuta küçültülmüştür. Ürün Soxhlet ekstraksiyon sistemiyle 6M Hidroklorik asit (HCl) (Riedel-de Haën, %37) ile 3 defa yıkama işleminden geçirilerek magnezyum oksitten (MgO) arındırılması sağlanmıştır. Asitle yıkama islemlerinden sonra ortalama %85,71 amorf bor elde edilmiştir. İlgili reaksiyon aşağıda gösterilmiştir.

 $B_2O_3 + 3Mg \rightarrow 2B + 3MgO$ 

%85,71 saflık oranı yeterli görülmeyerek bazı parametreler değiştirilmiş ve bir seri yeni deneyler yapılmıştır. Daha sonra 1:2,3 mol oranında  $B_2O_3$ :Mg karıştırılarak ve 3 metrik ton basınç uygulanarak elde edilen peletler 750 <sup>°</sup>C'de Ar ortamında 2 saat süreyle tavlama reaksiyonuna tabi tutulmuştur. Bu tavlama reaksiyonu sonucunda oluşan karışım paslanmaz çelik bilyalı değirmende öğütülüp istenilen boyuta indirilerek Soxhlet ekstraksiyon yöntemiyle saflaştırılmış ve ortalama %93-95 gibi yüksek saflıkta amorf bor elde edilmiştir. Elde edilen numunelerin SEM (Scanning Electron Microscopy)-EDX (Electron Dispersive X-Ray Spectroscopy) ve XRD (X-Ray Diffraction Spectroscopy) ölçümleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Malzeme Araştırma Merkezi' nde (İYTE-MAM) yapılmıştır.

# **3.2 TÜP İÇİNDE TOZ (TİT) YÖNTEMİYLE MgB<sub>2</sub>** TELLERİN ÜRETİMİ

34

Bu projede bor oksitten başlayarak, katıhal reaksiyonu ve Soxhlett yöntemi ile toz formunda %93-95 saflıkta bor üretimi tekrarlanabilir hale getirilerek %99.8 saflıkta AlfaAesar firmasından alınan Mg ile tekrar tepkimeye sokulmak suretiyle üstüniletken magnezyum borür elde edilmiştir. Ancak saflık çalışmaları tekrarlanabilir hale geldikten sonra Bor üretim çalışmaları durdurularak Fluka ve AB Boron firmasından satın alınan -325 mesh %94-97 saflıkta bor deneylerde kullanılmaya başlamıştır. Üretilen tellerin üstüniletkenlik özelliklerini artırmaya yönelik Mg, SiC ve Sterik asit olmak üzere üç farklı malzeme kullanılmıştır. Bunun için ağırlıkça %0, %5, %10, %15, %20, %25 Mg exsitu olarak, %40, %50, %60 Mg insitu olarak, %5, %10 oranında -600 mesh SiC veya %5, %10 oranında %99.8 saflıkta sterik asit (C<sub>18</sub>H<sub>36</sub>O<sub>2</sub>) insitu olarak aşağıdaki Tablo 3.1 deki şekilde eklenmiştir.

Tablo 3.1: Pr	ojede kullaı	ıılan katkıl	ama malz	zemeleri, oranları ve kılıflar
Katkı		Yöntem	Kılıf	Karışım
malzemesi				
	ağırlıkça			
	%0,			
				%5/10/15/20/25 Mg
	%5,			
	%10,	Ex-situ	Çelik	+
	%15,			
Mg	%20,			%95/90/85/80/75
	%25			(MgB2)
Mg	%40,			%40/50/60 Mg
	%50,			
	%60	insitu	Çelik	+ %60/50/40 (Mg+2B)
				%5/10 SiC
SiC	%5.	insitu	Fe ve	+
~	%10.		Celik	
			<b>y</b> -	%95/90 (Mg+2B)
Sterik asit	%5.	insitu	Fe ve	%5/10 Sterik Asit
$(C_{18}H_{36}O_{2})$	%10,		Celik	
( 10 50 2)	,		3	+ %95/90 (Mg+2B)

Sterik asit katkılaması yapılırken diğer katkılama çalışmaların dan farklı olarak ağırlıkça %5 ve %10 sterik asit saf bor tozuyla aseton içerisinde eritilip, 60 <sup>0</sup>C de kurutularak homojen bir

şekilde karıştırılması sağlanmıştır. MgB<sub>2</sub> stiometrik oranı göz önüne alınarak hazırlanan sterik asitli bor karışımı, Mg ile birlikte yarım saat boyunca Agat havanda iyice karıştırılmıştır. Daha sonra bu karışım, MgO oluşumunu engellemek (fazla miktarda MgO kritik akımı düşüren etkenlerden birisidir) için, çelik borulara glowboxta N<sub>2</sub> ortamında doldurulmuştur. Agat havanda uzun süre karıştırılan toz ürün dış çapı 6 mm, iç çapı 5 mm ve boyu 10 cm olan demir ve çelik kılıf içine homojen olarak doldurulmuştur. Daha sonra tüp içinde toz yöntemi (TIT) kullanılarak Şekil 3.2 de verildiği gibi uçları sivriltilerek hadde ile çekilmek suretiyle veya 12 tane kapısı olan yivli merdane ile ezilerek 1 mm ye kadar çapı düşürülüp uzatılmıştır.



Şekil 3.2.1: Tüp içinde toz (TİT) metoduyla tel üretimi: a) karışımı doldurma, b) delikli hadde ile tel çekme, c) yivli merdane ile tel çekme ve 100m kangal teller

Hem ex-situ (hazır MgB<sub>2</sub>) katkılama hem de in-situ (Mg+2B karışımının tel içerisinde reaksiyonuyla) soğuk çekme yöntemi kullanılarak üretilmiş demir kılıflı MgB<sub>2</sub> teller, 2 cm çapında heliks şeklinde sarılarak küçük bir üstüniletken MgB<sub>2</sub> selonoit haline getirilmiştir. Şekil 3.2.1 de in-situ olarak üretilmiş %5 SiC + %95 (Mg+2B) bobinlerin görüntüleri verilmiştir: a) tavlanmadan önceki, b) ve c) tavlandıktan sonra ve kritik akım ölçümlerinden önceki ve d) tavlamadan sonra ve 150A geçirildikten sonra saf MgB2 teller kopmuş halde, ve e) 150A geçtikten sonra SiC katkılı bobinler özelliğini korumaktadır.



Şekil 3.2.2 : In-situ oarak üretilmiş %5 SiC + %95 (Mg+2B) bobinlerin tavlanmadan öncek, görüntüleri

Daha sonra 400<sup>°</sup>C de 30 dakika ve 800 <sup>°</sup>C de 30 dakika olmak üzere Şekil 3.2.3 verildiği gibi iki fazda tavlanmıştır. Oluşan katkılı MgB<sub>2</sub> filamentler kılıftan mekanik olarak kazınarak XRD ve SEM ile yapısal olarak araştırılmıştır.



Şekil 3.2.3: MgB2 tellerin tavlanması

Şekil 3.2.4 de in-situ olarak üretilmiş %5 SiC + %95 (Mg+2B) bobinlerin görüntüleri verilmiştir: a) b) ve c) tavlandıktan sonra ve kritik akım ölçümlerinden önceki ve d) tavlamadan sonra ve 150A geçirildikten sonra saf MgB2 teller kopmuş halde, ve e) 150A geçtikten sonra SiC katkılı bobinler özelliğini korumaktadır.


Şekil 3.2.4 : In-situ olarak üretilmiş %5 SiC + %95 (Mg+2B) bobinlerin görüntüleri: a) ve b) tavlandıktan sonra ve kritik akım ölçümlerinden önceki c) tavlamadan sonra ve 150A geçirildikten sonra saf MgB2 teller kopmuş halde, ve d) 150A geçtikten sonra SiC katkılı bobinler özelliğini korumaktadır.

### 3.3 MgB<sub>2</sub> TELLERIN KARAKTERIZASYONU

Ayrıca 0K ile 50K arasında sıcaklığa (R-T) ve OT ile 7T arasında manyetik alana bağlı (R-H) direnç ölçümleri yapabilmek için Şekil 3.2.5 de verilen Cryogenics firmasına ait 7T verebilen süperiletken magnet sistemi kullanılmıştır. Yüksek kritik akım (I-V) ölçümleri yapabilmek için 600A lik akımı kontrol edebilecek bilgisayar kontrollü bir yüksek akım kontrol panosu geliştirilmiştir (a). 5kW lık güç ünitesine 6 tane her birisi 120 A verebilen kuru UPS aküleri takılmıştır. Yüksek akım kabloları kullanılarak ayrıca 400A lik akımı MgB2 süperiletken tellere kontak rezistansı olmadan, ısınmadan aktarabilecek kalın bakır çubuklu elektrotlar hazırlanmıştır (c). Isınmaya karşı önlem almak için tellerin bağlantılarına Pb (4K de süperiletken) levhalar yerleştirilmiştir. Kritik akım yoğunluğu (Jc) ölçülürken 1µV/cm kriterine uygun olarak ölçümler yapılmıştır. Şekil 3.2.6 da yüksek kritik akım (I-V) ölçümleri sırasında çekilen bir fotograf verilmiştir.



Şekil 3.2.5: 0K ile 50K arasında sıcaklığa (R-T) ve OT ile 7T arasında manyetik alana bağlı (R-H) direnç ölçümleri kurulan için Cryogenics firmasına ait 7T verebilen süperiletken magnet sistemi ve Yüksek kritik akım (I-V) ölçümleri yapabilmek için 600A lik akımı kontrol edebilecek bilgisayar kontrollü bir yüksek akım kontrol panosu geliştirilmiştir.



Şekil 3.2.6 Yüksek kritik akım (I-V) ölçümleri sırasında.

Ayrıca deneme amaçlı Şekilde gösterilen 150 m ve 200 m uzunluğunda 2 tane 4 filamentli in-situ MgB2 teller üretilmiştir. Yine in-situ olarak 8 filamentli Cu/Fe kılıflı MgB2 teller üretilmiştir. Bu tellere ait kesitleriden görüntüler Şekilde gösterilmektedir.



Şekil 3.2.7 : In-situ olarak üretilmiş 4 filamentli 150m uzunluğunda Cu kılıflı MgB2 bobinlerin görüntüleri



Şekil 3.2.8: In-situ olarak üretilmiş 8 filamentli Cu/Fe kılıflı MgB2 tellerin kesitleriden görüntüler

# 4 BULGULAR VE TARTIŞMA

Projede birinci dönemde saf bor üretimi ile ilgili Soxhlet tekniği geliştirilerek üretilen amorf bor'un saflığı %85.7 den %93.6'a çıkarılmıştır. Daha sonra kimyasal olarak saflaştırma işlemine devam edilerek saf bor üretimi Soxhlet tekniğiyle %93-95 saflıkta bor üretimi tekrarlanabilir hale getirilmiştir. Amorf Bor'un Boroksitten eldesi ve Soxhlet Yöntemiyle Saflaştırılması ve Yapısal Karakterizasyonu başlığı altında detaylı bir şekilde verilecektir.

Projede ikinci dönemde %0, %5, %10, %15, %20, %25 Mg katkısı exsitu tekniği ile ve [%40Mg+%60B], [%50Mg+%50B], [%60Mg+%40B] oranları ise insitu yöntemi kullanılarak 900 °C ve 1000 °C de 2 saat tavlanarak çelik ve Fe kılıfla üretilmiş MgB<sub>2</sub> teller; 4K ile 60K arasında R-T, R-H ve V-I ölçümleri yapılarak en ideal MgB2 süperiletken üretim parametreleri araştırılmıştır. Mg katkısı, tavlama sıcaklığı gibi önemli parametrelerin kritik geçiş sıcaklık T<sub>c</sub>, kritik manyetik alan, ve kritik akım yoğunluğu gibi performans parametrelerine olan etkileri "Çelik Kılıflı süperiletken Mg katkılı süperiletken MgB2 tellerin üretimi ve Karakterizasyonu - Exsitu yöntemi - Mgx+MgB<sub>2</sub>(1-x) ve Insitu yöntemi -Mg<sub>x</sub>+2B<sub>(1-x)</sub> " başlıkları altında detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Projede 3. dönemde üretilmesi düşünülen yüksek akımlı MgB<sub>2</sub> üstüniletken tellerin akım yoğunluğunu (J<sub>c</sub>) artırmaya yönelik çalışmalara odaklanılmıştır. Bu konuda literatür taraması yapılarak (karbon katkılama amaçlı) %5 ve %10 (600 mesh) SiC<sup>,</sup> ve sterik asit (C<sub>18</sub>H<sub>36</sub>O<sub>2</sub>) eklenerek başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Daha sonra yukarıda bahsedilen R-T, R-H ve V-I elektriksel ve manyetik karekteristikleri düşük sıcaklıklarda ölçülmüştür. Konuyla ilgili detaylı bilgiler "SiC ve Sterik asit katkılı - XRD sonuçları [ in-situ SiC<sub>x</sub>+(Mg+2B) (1-x) ve St.Asit<sub>x</sub>+(Mg+2B) (1-x) ] - Fe Kılıflı süperiletken MgB<sub>2</sub> tellerin Elektro-Manyetik Karakterizasyonu" başlıkları altında verilmiştir.

Son dönemde ise elde edilen tellerin kritik akımlarının ölçülmesine yoğunlaşılmış ve datalar değerlendirilerek II. Bor Çalıştayında sunulmuştur. Kritik akım yoğunluğu ( $J_c$ ) ölçülürken 1  $\mu V$  kriteri de bu raporda dikkate alınarak daha hassas kritik akım değerleri elde edilmeye çalışılmış projede hedeflenen kritik akım yoğunluğuna yaklaşılmıştır. Deneysel çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler aşağıda sırasıyla verilecektir.

### 4.1. Amorf Bor'un Boroksitten eldesi ve Soxhlet Yöntemiyle Saflaştırılması ve Yapısal Karakterizasyonu.

Boroksitten üstüniletken  $MgB_2$  nin elde edilmesi iki basamakta gerçekleştirilmeye devam edilmiştir. İlk aşamada,  $B_2O_3$  ile Mg belirli oranlarda karıştırıldıktan sonra 750C da 2 saat tavlama işlemi uygulanarak elemental bor MgO ile karışım halinde elde edilmektedir. İkinci aşamada, ise Soxhlet yöntemiyle saflaştırılan bor magnezyumla 800  $^{0}$ C, 900  $^{0}$ C ve 1000  $^{0}$ C gibi yüksek sıcaklıklarda argon akışı altında 30 dakika tepkimeye sokularak magnezyum diborür elde edilmiştir. MgB<sub>2</sub>' ünn eldesi sırasında amorf borun yeterince saf olması bu çalışmada önemli bir basamağı oluşturmaktadır.

Bu proje kapsamında yine karışımda oluşan yan ürünlerin uzaklaştırılması için çözündürme işleminde Soxhlet düzeneğinden yararlanılarak elde edilen bor'un saflığının artırılmasına çalışılmış, ancak %6-7 oranındaki Mg fazlalığı azaltılamamış. Fakat %93-95 civarında daha önce elde ettiğimiz sonuçların tekrarlanabilirliği sağlanmıştır. Şekil 4.1.1'de 6 defa yapılan Soxhlett yıkama işlemi sonunda MgO pikleri giderek azalarak tamamen kaybolduğu görülmektedir.



Şekil 4.1.1: Soxhlett yöntemiyle yıkama işleminin XRD sonuçları

Geride kalan ve süreklilik gösteren pikler ise Soxhlett cihazının filteresinden kazınan parcacıklara ait olduğu belirlenmiştir. Böylece ürettiğimiz B un asitle yıkama işlemiyle saflaştırılması için gereken ortalama 10 günlük süre 1 güne indirilerek aynı zamanda verim artırılarak kullanılan çözgen miktarı büyük ölçüde azalmıştır. Böylelikle zaman ve malzemeden büyük ölçüde tasarruf edilmiştir. Tablo 4.2.1 de iki ayrı zaman ve denemede elde edilen bor 'a ait EDX sonuçları verilmiştir.

Örnek	Bor % (04.10.06)	Bor % (08.02.07)
1	95.57	95.98
2	92.48	92.05
3	91.57	94.04
4	93.24	94.71
5	94.76	91.58
6	89.95	95.25
7	95.55	89.29
ortalama	93.30	93.27

**Tablo 4.2.1:** Soxhlet Yöntemiyle Saflaştırılması ve EDX sonuçları

Buna göre Tablo 1 de 7 farklı örnek üzerinde elde edilen ortalama saflık %93 civarındadır. Soxhlet yıkama döngüsü 6 defa yapılmasına rağmen yine saflıkta herhangi bir değişme olmamıştır. Üründe ortaya çıkan Mg fazlalığı Mg ile bor arasında bu sıcaklıkta oluşabilecek başka fazlara ait olması ihtimali üzerinde durulmaktadır. Fakat elde edilen XRD sonuçlarında böyle piklerin gözükmemesi amorf sinyallerin alınması ise problemi daha da zor hale getirmektedir. Üründe ortaya çıkan Mg fazlalığı bir sonraki tel üretiminde göz önüne alınmış ve tavlama sonucunda elde edilen XRD ölçümleri sonucu yapılan yapısal analizde MgO pikleri olarak ortaya çıkmaktadır. Fakat MgO miktarı çok az olduğu için süperiletken malzemenin T<sub>c</sub> kritik geçiş sıcaklığ ve B<sub>c</sub> kritik manyetik alanı etkilememekte ancak Jc kritik akım yoğunluğu üzerinde etkili olmaktadır. Ayrıca yeni kurulma aşamasında olan Boronsan firmasının "Na Boratın indüksiyonla 900 °C e ısıtılarak elektrolizi" yöntemiyle %90 saflıkta ürettiği amorf bor'dan 200 gr kadar temin edilmiş ve deneme amaçlı olarak Cu ve Fe kılıflı teller üretilerek karakterize edilmiştir. Karakterizasyon sonuçları bu bölümün en sonunda verilecektir.

### 4.2. Çelik Kılıflı süperiletken Mg katkılı süperiletken MgB<sub>2</sub> tellerin üretimi ve Karakterizasyonu

#### 4.2.1. Exsitu yöntemi - Mgx+MgB2(1-x) :

Şekil 4.2.1 de çelik kılıflı Mg katkılı ex-situ  $(Mg_x+MgB2_{(1-x)})_o$ olarak üretilmiş MgB2 tellerin süperiletken filament kısmına ait XRD sonuçları verilmiştir. Burada x=0, 0.5, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 olarak seçilmiştir. Alfa Aesar dan satın alınan ticari MgB2 ve Mg pikleri de aynı XRD siteminden alınarak en üstte karşılarştırma amaçlı gösterilmiştir. Burada özellikle 42.3 derece de MgB<sub>2</sub> nin en büyük pikini ortalayacak şekilde bir çizgi çizilmiştir. Bununla 43 civarındaki MgO piki ile karışmaması ve MgB<sub>2</sub> pikinin hareketlerini izlenebilmesi de hedeflenmiştir. Buna göre Mg oranı artırıldıkça Mg pikleri 800-1000 °C gibi çok yüksek sıcaklıkta dahi çelik kılıfla etkileşmeden kalmaktadır.



**Şekil 4.2.1 : Ç**elik kılıflı Mg katkılı ex-situ (%x Mg+MgB2) olarak üretilmiş MgB2 tellerin süperiletken filament kısmına ait XRD sonuçları

Mg katkısının süperiletken filamentin daha esnek bir yapıya kavuşması ve Mg buharı oluşturularak grainler arasındaki boşlukların doldurularak hacimsel ve elektriksel bağlantıların oluşturulması amaçlanmıştır. Fakat %20 Mg oranın üzerinde ve 1000 °C de ortamdaki fazla Mg katkısı tel çekim sırasında grainler arasında sıkışmış oksijen ile birleşerek

MgO oluşturma eğilimi göstermekle birlikte süperiletkenlik özelliğini de kaybetmemiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında MgB2 ana pik pozisyonundaki değişim gözönüne alındığında %5 civarındaki bir Mg katkılama en ideal olarak görülmektedir.

#### 4.2.2. Insitu yöntemi - $Mg_x+2B_{(1-x)}$ :

Şekil 4.4.2 de çelik kılıflı insitu (Mg+2B) olarak 1 mm<sup>2</sup> çapında üretilmiş süperiletken MgB2 tellerin filament kısmına ait XRD sonuçları verilmiştir. Burada x=0.4,0.5,0.6 olarak seçilmiştir. Karşılaştırma amaçlı olarak yine Alfa Aesardan ticari olarak satın alınan MgB<sub>2</sub> tozu, Mg ve MgO e ait XRD pikleri de gösterilmiştir.



**Şekil 4.2.2 : Fe** kılıflı insitu (Mg+2B) olarak üretilmiş süperiletken MgB2 tellerin filament kısmına ait XRD sonuçları

Tamamen exsitu olarak üretilmiş saf MgB<sub>2</sub> pikler pozisyonu 1000 °C gibi çok yüksek sıcaklıkta dahi çok fazla değişmezken Soxhlet yöntemiyle %94 civarında saflıkla ürettiğimiz Bor ile yapılan in-situ olarak sentezlenen tellerde Mg fazlalığından dolayı 42.3 derece deki MgB<sub>2</sub> ana pik pozisyonu 43 derecedeki MgO pik pozisyonu doğru kaymakla birlikte her iki fazı da gösteren çift pikler oluşturmaktadır. Ayrıca reaksiyon fazlası olarak süperiletken filamentte bulunan Mg pikleri ise yine 36 derece civarında belirgin bir şekilde

gözükmektedirler. Buna [%60 Mg + %40 Bor] da MgO pikleri çok daha fazla belirgin hale gelmiştir. Diğer taraftan grafigin en altındaki [%40 Mg +%60 Bor] ile insitu olarak üretilen süperiletken filamentte MgO pik seviyesi daha azalmakla birlikte ticari MgB<sub>2</sub>ye çok yakın bir yapısal karekteristik göstermektedir. Sonuç olarak Soxhlet yöntemiyle saflaştırılmış bor ile yapılan insitu MgB<sub>2</sub> tellerde %6 oranında safsılık olarak ortaya çıkan Mg oranı tepkimeden önce göz önüne alınarak stihiyometrik oran hesaplanarak tellerin üretimi yapılmalıdır.

Sonuç olarak bütün insitu ve exsitu olarak üretilen tellerin filamentlerinden alınan örneklerde MgB<sub>2</sub> pikleri dominant pikler olarak ortaya çıkmıştır. Böylece Soxhlet yöntemi kullanılarak tamamen kendi imkanlarımızla süperiletken MgB<sub>2</sub> teller üretilmiş ve yapısal olarak analiz edilmiştir. Bu ise projenin en önemli hedeflerinde birisinin gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Bundan sonraki adım ise elde edilen tellerin elektriksel ve manyetik özelliklerinin ölçülerek değerlendirilmesi ve performansının yükseltilmesi için gerekli parametrelerin elde edilmesidir. Bir sonraki kısımda parametrelerin elde edilmesi için gerekli çalışmalar sunulmaktadır.

#### 4.2.3. SiC ve Sterik asit katkılı - XRD sonuçları [ in-situ SiC<sub>x</sub>+(Mg+2B) (1-x) ve St.Asit<sub>x</sub>+(Mg+2B) (1-x) ]

Fe kılıf içerisinde oluşan MgB<sub>2</sub> kompozite filametin yapısal karakterizasyonu için XRD sonuçlarından yararlanabilmek için elektrik ve manyetik karakterizasyonu yapılmış tellerin içindeki tozlar mekanik olarak yararak ve kazıyarak çıkarılmıştır. Fakat tellerin yarı çapının çok düşük olması ve dolayısıyla çıkarılan toz miktarının çok az olması sebebiyle Şekil 4.2.3 de görüldüğü gibi XRD grafiğinde sinyal çok düşük çıkmıştır. Yinede sonuçları karşılaştırmak ve pikleri yorumlamak mümkün olmuştur. Şekil 4.2.3 de 800 <sup>o</sup>C de tavlanmış saf (Mg+2B), %5-%10 SiC katkılı (Mg+2B), ve Şekil 4.2.4 de %5-%10 Sterik asit katkılı (Mg+2B) tellerin filament kısımlarına ait normalize olmuş XRD grafiği görülmektedir. Burada karşılaştırma amaçlı daha önce aldığımız ticari MgB<sub>2</sub>, kullanılan Mg ve Oksitlenmesiyle elde edilen MgO, SiC ve sterik asit için XRD grafikleride verilerek kesikli çizgilerle önemli piklerin karşılaştırılması sağlanmıştır. Buna göre saf MgB<sub>2</sub> ile ticari MgB<sub>2</sub> nin pikleri birbirine uyarken 27<sup>o</sup> civarında kazıma sırasında kılıftan kaynaklanan ekstra pikler gözükmektedir. SiC piklerinin şiddeti katkı oranına paralel olarak artarken sterik asit'e ( $C_{18}H_{36}O_2$ ) ait pik gözükmezken içerdiği azda olsa oksijen ile 44<sup>o</sup> ve 63<sup>o</sup> civarında MgO piklerinin oluşmasına sebep olduğu özellikle %10 sterik asit katkılı telde bariz olarak



gözükmektedir. Buna rağmen bütün örneklerde MgB<sub>2</sub> nin pikleri net bir şekilde görülmektedir.

Şekil 4.2.3. 800 <sup>0</sup>C de tavlanmış %5-%10 SiC katkılı (Mg+2B) tellerin filament kısımlarına ait normalize olmuş XRD grafiği



Şekil 4.2.4. 800 <sup>0</sup>C de tavlanmış,%5-%10 Sterik asit katkılı MgB<sub>2</sub> tellerin filament kısımlarına ait normalize olmuş XRD grafiği

### 4.2.4 SiC ve sterik asit katkılı tellerin MgB<sub>2</sub> filament kısmına ait SEM ve EDX sonuçları

Şekil 4.2.5. de %5 SiC katkılı MgB<sub>2</sub> tellerine ait, Şekil 4.2.6. de de ise %5 ( $C_{18}H_{36}O_2$ ) sterik asit katkılı MgB<sub>2</sub>tellere ait SEM görüntüleri verilmektedir. Buna göre SiC katkılı filamentte parçacıklar arası bağlantı daha sıkı iken sterik asit katkılı tellerin filamentinde daha gevşek ve daha küçük parçacık boyutuna sahip MgO ince film ile kaplı bir yapı vardır. Yaklaşık 250 µm çapında süperiletken MgB<sub>2</sub> filament görülmektedir. Filamentin etrafında ise çelik kılıf 250 µm kalınlığında bir koruma oluşturmaktadır.



Şekil 4.2.5. %5 SiC katkılı Fe kılıflı üstüniletken MgB2 tel ve filamentine ait SEM görüntüleri



Şekil 4.2.6. %5  $C_{18}H_{36}O_2$ Sterik asit katkılı Fe kılıflı üstüniletken MgB2 tel ve filamentine ait SEM görüntüleri

Tablo 4.2.2 de %5 sterik asit ve %5 SiC katkılı tellerin MgB<sub>2</sub> filament kısmına ait EDX sonuçları verilmektedir. Her iki malzeme için Mg, B ve C 'un ağırlık oranları yaklaşık bir

birine benzer çıkarken, SiC katkılı tellerde Si da fark edilmektedir. Ayrıca parlatma sırasında filamente karışmış kılıfa Fe sinyalleride farklı oranlar görülmektedir. Fakat her iki örnekte de oksijen MgO in varlığına bir delil teşkil etmektedir. Özellikle sterik asit katkılı tellerin XRD sonuçlarında MgO pikleri görülürken SiC katkılı tellerde belirgin değildir.

48

Elem	Wt % sterik asit katkılı teller	Wt % SiC katkılı teller
В	44.30	31.92
Mg	37.40	25.78
С	6.81	7.62
0	9.72	8.71
Si	0	2.33
Fe	1.77	23.64
Total	100	100

Tablo 4.2.2 %5 sterik asit ve SiC katkılı tellerin MgB<sub>2</sub> filament kısmına ait EDX sonuçları

800<sup>°</sup>C de yapılan tavlama işleminden sonra sterik asit çelik kılıfta tel boyunca yarılmalara sebep oluduğu gözlenmiştir. Sterik asitteki yoğun hidrojen miktarı 800<sup>°</sup>C de su buharı veya hidrojen gazı olarak kılıfta yüksek basınç oluşturmuş ve bu basınç çelik kılıfta çatlak ve yarılmalara sebep olmuş olabilir. Bu çatlaklara rağmen bu tellerin elektriksel ve manyetik karakterizasyonları yapılmış ve yüksek akıma karşı davranışları incelenebilmiştir. Fakat bobin yapımında kullanılamamıştır. Daha sonra 400 <sup>°</sup>C da ön tavlama sıcaklığı uygulanarak hidrojen çıkışı yavaşlatılmış ve bu tellerde küçük heliks şeklinde bobin haline getirilerek gerekli R-T ve I-V ölçümleri yapılmıştır.

## 4.2.5. Çelik Kılıflı süperiletken MgB<sub>2</sub> tellerin Elektro-Manyetik

#### Karakterizasyonu

#### 4.2.5.1 Exsitu yöntemi - Mg<sub>x</sub>+MgB2<sub>(1-x)</sub> :

Bu kısımda çelik kılıflı Mg katkılı exsitu ( $Mg_x+MgB2_{(1-x)}$ ) olarak üretilmiş MgB2 süperiletken tellere ait deneysel sonuçları verilmiştir. Burada x=0, 0.5, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 olarak seçilmiştir. Alfa Aesar dan satın alınan ticari %98.5 saf MgB<sub>2</sub> karşılarştırma amaçlı gösterilmiştir. Böylece çelik kılıflı Mg katkılı exsitu olarak üretilmiş süperiletken MgB<sub>2</sub> tellerin direnç- sıcaklık (R-T), direnç-manyetik alan (R-B), Voltaj-Akım (V-I) ölçümleri verilerek, tavlama sıcaklığının performans parametreleri olan T<sub>c</sub> kritik geçiş sıcaklığına, B<sub>c</sub> kritik manyetik alana ve J<sub>c</sub> kritik akım yoğunluğuna olan etkileri incelenmiştir. Karşılaştırma amaçlı Şekil 4.2.7 de ve Şekil 4.2.8 de çelik kılıflı %0Mg katkılı (saf) exsitu olarak üretilmiş, tavlanmamış ve 900 °Cde 30 dakika tavlanmış MgB2 tellerin direnç-sıcaklık (R-T) grafiği verilmiştir. Aynı zamanda her iki malzeme için 0T, 1T, 3T, 5T ve 7T manyetik alan altında kritik geçiş sıcaklığının elde edilmesi için ölçümler yapılmıştır.

Elde edilen sonuçlardan yararlanarak Bc(0K) kritik manyetik alan hesaplamaları yapılarak tablo halinde verilecektir. Buna göre Tavlanmamış saf MgB2 tellerde Tc 31 K civarında iken 900 oC da tavlama sonucunda 37 K e çıkmıştır. Ayrıca manyetik alan artırıldığında kritik sıcaklık düşmekte 7T altında tavlanmamış örnekte 18.5K iken tavlama sonucunda parçacıklar (grainler) arasındaki bağlantılar sağlanarak 27.2 e ulaşmıştır. Diger manyetik alanlar altındaki Tc geçişleri ile ilgili daha detaylı bilgi Tablo 4.2.3 de detaylı birşekilde karşılaştırma amaçlı verilmiştir.



**Şekil** 4.2.7 : **Ç**elik kılıflı %0Mg katkılı (saf) exsitu olarak üretilmiş tavlanmammış MgB<sub>2</sub> tellerin direnç- sıcaklık (R-T) grafiği



**Şekil** 4.2.8: Çelik kılıflı %0 Mg katkılı (saf) exsitu olarak üretilmiş 900C de tavlanmış MgB<sub>2</sub> tellerin direnç- sıcaklık(R-T) grafiği

Şekil 4.2.9 de ve Şekil 4.2.10 da çelik kılıflı %0 Mg katkılı (saf) exsitu olarak üretilmiş, tavlanmamış ve 900 oC de 30 dakika tavlanmış MgB2 tellerin direnç-manyetik alan (R-B) grafiği verilmiştir. Ayrıca her iki malzeme için süperiletken bobinlerin muhtemel kullanılma sıcaklıklıları olan 20K, 25K, 30K, ve 35K gibi yüksek sıcaklıklar altında manyetik alan kritik geçişleri elde edilmiştir. Buna göre tavlanmamış saf MgB2 tellerde 35K de zaten süperiletkenlik gözlenmezken 900 oC da tavlama sonucunda 1T a kadar süperiletkenli durumunu korumuştur. 25K de ise 7T gibi yüksek bir manyetik alandan neredeyse hiç etkilenmemiştir. Oysa tavlanmamış tellerde 20K de dahi 4T civarında süperiletkenlik yok olmaya başlamıştır. Diger sıcaklıklar altındaki manyetik alan geçişleri ile ilgili daha detaylı bilgi Tablo 4.2.3 de detaylı birşekilde karşılaştırma amaçlı verilmiştir.



Şekil 4.2.9: Çelik kılıflı %0Mg katkılı (saf) exsitu olarak üretilmiş tavlanmamış MgB2 tellerin, direnç-manyetik alan(R-B) grafiği

Şekil 4.2.11 de ve Şekil 4.2.12 de çelik kılıflı %5 Mg katkılı exsitu olarak üretilmiş, tavlanmamış ve 900 de 30 dakika tavlanmış MgB<sub>2</sub> tellerin direnç- sıcaklık (R-T) grafiği verilmiştir. Aynı zamanda her iki malzeme için 0T, 1T, 3T, 5T ve 7T manyetik alan altında kritik geçiş sıcaklığının elde edilmesi için ölçümler de yapılmıştır. Buna göre tavlanmamış saf MgB<sub>2</sub> tellerde T<sub>c</sub> 35K civarında iken 900C da tavlama sonucunda MgB<sub>2</sub> tellerin maximum geçiş sıcaklığı olan 39.6K e kadar çıkmıştır. Ayrıca manyetik alan artırıldığında kritik sıcaklık düşmekte 7T altında tavlanmamış örnekte 21K iken tavlama sonucunda grainler arasındaki bağlantılar sağlanarak 31K 'e ulaşmıştır. Bu ise Mg katkılamanın Tc geçiş sıcaklığını artırdığını bariz bir şekilde göstermiştir. Diger manyetik alanlar altındaki Tc geçişleri ile ilgili daha detaylı bilgi Tablo 4.2.3 de detaylı birşekilde karşılaştırma amaçlı verilmiştir.



Şekil 4.2.10: Çelik kılıflı %0Mg katkılı (saf) exsitu olarak üretilmiş 900 °C de tavlanmış MgB2 tellerin direnç- manyetik alan (R-B) grafiği



*Şekil* 4.2.11 : *Çelik kılıflı %5Mg katkılı exsitu olarak üretilmiş tavlanmamış MgB2 tellerin* direnç- sıcaklık(R-T) grafiği



**Şekil** 4.2.12 : Çelik kılıflı %5 Mg katkılı exsitu olarak üretilmiş 900 °C de tavlanmış MgB2 tellerin direnç- sıcaklık(R-T) grafiği

Şekil 4.2.13 de ve Şekil 4.2.14 da çelik kılıflı %5 Mg katkılı exsitu olarak üretilmiş,

tavlanmamış ve 900 °Cde 30 dakika tavlanmış MgB2 tellerin direnç-manyetik alan (R-B)

grafiği verilmiştir. Ayrıca her iki malzeme için süperiletken bobinlerin muhtemel kullanılma sıcaklıklıları olan 20K, 25K, 30K, ve 35K gibi yüksek sıcaklıklar altında manyetik alan kritik geçişleri elde edilmiştir. Buna göre tavlanmamış MgB<sub>2</sub> tellerde 35K de zaten süperiletkenlik gözlenmezken 900 °C da tavlama sonucunda 2.2T a kadar süperiletkenli durumunu korumuştur. 30K de ise 5.7T gibi yüksek bir manyetik alana kadar hiç etkilenmemiştir. Oysa tavlanmamış tellerde 20K de dahi 5T civarında süperiletkenlik yok olmaya başlamıştır.

Diger sıcaklıklar altındaki manyetik alan geçişleri ile ilgili daha detaylı bilgi Tablo 4.2.3 de detaylı birşekilde karşılaştırma amaçlı verilmiştir.



**Şekil** 4.2.13 : Çelik kılıflı %5 Mg katkılı (saf) exsitu olarak üretilmiş tavlanmamış MgB<sub>2</sub> tellerin direnç- manyetik alan (R-B) grafiği



**Şekil** 4.2.14 : Çelik kılıflı %5 Mg katkılı (saf) exsitu olarak üretilmiş 900 °C de tavlanmış MgB<sub>2</sub> tellerin direnç- manyetik alan (R-B) grafiği

Şekil 4.2.15 de ve Şekil 4.2.16 de çelik kılıflı %25 Mg katkılı exsitu olarak üretilmiş, tavlanmamış ve 900C de 30 dakika tavlanmış MgB<sub>2</sub> tellerin direnç- sıcaklık(R-T) grafiği verilmiştir. Aynı zamanda her iki malzeme için 0T, 1T, 3T, 5T ve 7T manyetik alan altında

kritik geçiş sıcaklığının elde edilmesi için ölçümler de yapılmıştır. Buna göre tavlanmamış saf MgB<sub>2</sub> tellerde T<sub>c</sub> 37K civarında iken 900 °C da tavlama sonucunda MgB<sub>2</sub> tellerin 39 K e kadar çıkmıştır. Ayrıca manyetik alan artırıldığında kritik sıcaklık düşmekte 7T altında tavlanmamış örnekte 22.5K iken tavlama sonucunda grainler arasındaki bağlantılar sağlanarak 27.5K e ulaşmıştır. Bu ise Mg katkılamanın tavlanmamış tellerde T<sub>c</sub> geçiş sıcaklığını artırdığını, fakat 900 °C de tavlandığında %5 Mg katkılı tellere göre daha düşük bir T<sub>c</sub> sıcaklığı vermektedir. Bunun sebebi ise tavlama sırasında fazlalık olan Mg un ortamda bulunan oksijen ile MgO oluşturma ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Bu durumu ise XRD sonucundan görebiliyoruz. 42.3 derecede bulunması gereken ana pik MgO in piki olan 43 dereceye doğru kaymaya başlamıştır. Diger manyetik alanlar altındaki T<sub>c</sub> geçişleri ile ilgili daha detaylı bilgi Tablo 4.2.3 de detaylı birşekilde karşılaştırma amaçlı verilmiştir.



**Şekil** 4.2.15 : Çelik kılıflı %25 Mg katkılı exsitu olarak üretilmiş tavlanmamış MgB<sub>2</sub> tellerin direnç- sıcaklık(R-T) grafiği



**Şekil** 4.2.16 : Çelik kılıflı %25 Mg katkılı exsitu olarak üretilmiş 900C de tavlanmış MgB2 tellerin direnç- sıcaklık(R-T) grafiği

Şekil 4.2.17 de ve Şekil Şekil 4.2.18 da çelik kılıflı %25 Mg katkılı exsitu olarak üretilmiş, tavlanmamış ve 900 °Cde 30 dakika tavlanmış MgB<sub>2</sub> tellerin direnç-manyetik alan (R-B) grafiği verilmiştir. Ayrıca her iki malzeme için süperiletken bobinlerin muhtemel kullanılma sıcaklıklıları olan 20K, 25K, 30K, ve 35K gibi yüksek sıcaklıklar altında manyetik alan kritik geçişleri elde edilmiştir. Buna göre tavlanmamış MgB<sub>2</sub> tellerde 35K de süperiletkenlik bozulmaya başlamışken 900 °C da tavlama sonucunda 2.2T a kadar süperiletkenli durumunu korumuştur. 25K de ise 7T gibi yüksek bir manyetik alana kadar hiç etkilenmemiştir. Oysa tavlanmamış tellerde 20K de dahi 5T civarında süperiletkenlik yok olmaya başlamıştır. Diger sıcaklıklar altındaki manyetik alan geçişleri ile ilgili daha detaylı bilgi Tablo 4.2.3 de detaylı birşekilde karşılaştırma amaçlı verilmiştir.



**Şekil** 4.2. 17 : Çelik kılıflı %25 Mg katkılı (saf) exsitu olarak üretilmiş tavlanmamış MgB<sub>2</sub> tellerin direnç- manyetik alan (R-B) grafiği



**Şekil** 4.2.18 : Çelik kılıflı %25 Mg katkılı (saf) exsitu olarak üretilmiş 900C de tavlanmış MgB2 tellerin direnç- manyetik alan (R-B) grafiği

#### 4.2.4.2. Insitu yöntemi - $Mg_x+2B_{(1-x)}$ :

Şekil 4.2.19 de ve Şekil 4.2.20 de çelik kılıflı [%40 Mg + %60 Bor] ve [%60 Mg + %40 Bor] insitu olarak üretilmiş 900C de 30 dakika tavlanmış MgB<sub>2</sub> tellerin direnç-sıcaklık (R-T) grafiği verilmiştir. Aynı zamanda her iki malzeme için 0T, 1T, 3T, 5T ve 7T manyetik alan altında kritik geçiş sıcaklığının elde edilmesi için ölçümler de yapılmıştır. Buna göre her iki sentezleme oranlarında da süperilekenlik geçişi Tc 38.5K civarında elde edilmiştir. Ayrıca manyetik alan artırıldığında kritik sıcaklık düşmekte, 7T altında [%40 Mg + %60 Bor] olan örnekte 29.5K iken [%60 Mg + %40 Bor] olarak sentezlenen tellerde geçiş 28.5K de gerçekleşmiştir. Bu ise fazla Mg oranının T<sub>c</sub> geçiş sıcaklığını çok az düşürdüğünü göstermiştir. Bunun sebebi ise zaten %7 civarında Mg fazlalığı olan Bor'un üzerinde %10 daha eklenmesi tavlama sırasında fazlalık olan Mg un ortamda bulunan oksijen ile MgO olusturma ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Bu durumu ise XRD sonucundan görebiliyoruz. Hem 42.3 derecede hemde MgO in piki olan 43 derecede 2 tane catal seklinde ana pik oluşmuştur. Diger manyetik alanlar altındaki T<sub>c</sub> geçişleri ve %50 Mg oranıyla sentezlenmiş malzemeye ait tüm detaylı bilgiler Tablo 4.2.3 de karsılaştırma amaçlı olarak verilmiştir. Fakat [%40 Mg + %60 Bor] olarak sentezlenmiş malzemede direnç 4K de 0 ohm'u gösterirken [%60 Mg + %40 Bor] insitu olarak üretilmiş 900C de 30 dakika tavlanmış MgB<sub>2</sub> tellerin direnç 4.0x10<sup>-05</sup> ohm, yani tam olarak sıfırı görmemiştir. Benzer bir durum 1000C de tavlanmış [%40 Mg + %60 Bor] olarak sentezlenmiş malzemede de direnç 4K de  $3.3 \times 10^{-05}$ ohm olarak ölçülmüştür. Bu ise XRD sonucunda da görüldüğü gibi 1000C de MgO oluşumunun süperiletkenliği önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir.

55



**Şekil** 4.2.**19 : Ç**elik kılıflı [%40 Mg + %60 Bor] insitu olarak üretilmiş 900 °C de tavlanmış MgB<sub>2</sub> tellerin direnç- sıcaklık (R-T) grafiği



**Şekil** 4.2.20 : Çelik kılıflı [%60 Mg + %40 Bor] insitu olarak üretilmiş 900 °C de tavlanmış MgB<sub>2</sub> tellerin direnç- sıcaklık (R-T) grafiği

Şekil 4.2.21 de ve Şekil 4.2.22 de çelik kılıflı [%40 Mg + %60] Bor ve [%60 Mg + %40] Bor insitu olarak üretilmiş 900 °C de 30 dakika tavlanmış MgB<sub>2</sub> tellerin dirençmanyetik alan (R-B) grafiği verilmiştir. Ayrıca her iki malzeme için süperiletken bobinlerin muhtemel kullanılma sıcaklıklıları olan 20K, 25K, 30K, ve 35K gibi yüksek sıcaklıklar altında manyetik alan kritik geçişleri elde edilmiştir. Buna göre tavlanmamış her iki malzemede de benzer sonuçlar elde edilmiştir. 35K de 2.2T ve 2.4T a kadar süperiletkenlik durumunu korumaktadırlar. Her ikiside 25K de 7T gibi yüksek bir manyetik alana kadar etkilenmemiştir. Oysa tavlanmamış exsitu tellerde 20K de dahi 5T civarında süperiletkenlik yok olmaya başlamıştır. Diğer sıcaklıklar altındaki manyetik alan geçişleri ile ilgili daha detaylı bilgi Tablo 4.2.3 de detaylı birşekilde karşılaştırma amaçlı verilmiştir.



**Şekil** 4.2.21 : Çelik kılıflı [%40 Mg + %60 Bor] insitu olarak üretilmiş 900 °C de tavlanmış MgB<sub>2</sub> tellerin direnç- manyetik alan (R-B) grafiği



**Şekil 4.2.22 :** Çelik kılıflı [%60 Mg + %40] Bor insitu olarak üretilmiş 900 °C de tavlanmış MgB<sub>2</sub> tellerin direnç- manyetik alan (R-B) grafiği

Şekil 4.2.23 de tavalanmamış ve 900 °C de yarım saat tavlanmış Mg katkılı ve katkısız MgB<sub>2</sub> süperiletken tellere ait kritik geçiş eğrileri verilmiştir. Buna göre katkısız tellerde tavlanmamış ile tavlanmış tel arasında 7K fark oluşurken %5 Mg katkılı teller arasında 10K gibi çok büyük bir fark oluşturmaktadır. Arıca tavlanmış katkısız ile %5 Mg katkılı arasında ise 3K gibi bir iyileşme görülmektedir. Bu da tavlamanın ve Mg katkılamanın süperiletken özelliklerini nasıl etkilediğini bariz bir şekilde ortaya koymaktadır.



Şekil 4.2.23: Tavalanmamış ve 900 °C de yarım saat tavlanmış Mg katkılı ve katkısız MgB<sub>2</sub> süperiletken tellere ait kritik geçiş eğrilerinin karşılaştırılması.

Şekil 4.2.24 de tavalanmamış ve 900 oC de yarım saat tavlanmış Mg katkılı ve katkısız MgB2 süperiletken tellere ait 30K çalışma sıcaklığında manyetik alan kritik geçiş eğrileri verilmiştir. Buna göre katkısız tellerde tavlanmamış ile tavlanmış tel arasında 2.8T fark oluşurken %10 Mg katkılı teller arasında 3.8T gibi çok büyük bir fark oluşturmaktadır. Arıca tavlanmış katkısız ile %10 Mg katkılı arasında ise 1K gibi bir iyileşme görülmektedir.

57



Şekil 4.2.24: Tavalanmamış ve 900 °C de yarım saat tavlanmış Mg katkılı ve katkısız MgB<sub>2</sub> süperiletken tellere ait 30K de kritik manyetik alan geçiş eğrilerinin karşılaştırılması.

Şekil 4.2.25 de ise 900 °C de tavlanmış %5Mg katkılı teller için üst kritik manyetik alan değerini hesaplamak için kullanılan BCS teorisi fit grafiği göstermektedir. Manyetik alan altında yapılan ölçüm sonucunda elde edilen datalar Meissner olayına karşılık gelen BCS teorisindeki kritik sıcaklık ve kritik manyetik alan geçişlerini kontrol eden fonksiyona fit yapılarak OT'ya karşılık gelen üst kritik manyetik alan değerlerinin hesaplanması için kullanılmıştır. 5 datanın kullanıldığı BCS fit sonucuna göre 17T gibi bir kritik manyetik alan hesaplanmıştır. Benzer şekilde 900 °C de tavlanmış ve tavlanmamış MgB<sub>2</sub> tellerde Mg katkılamanın Tc ve Bc yi nasıl değistirdiği Sekil 4.2.26 sırayla a) ve b) şıkkında

gösterilmiştir. Buna göre tavlanmamış tellerde Mg katkısı arttıkça Tc kritik sıcaklık 30K de 37K e kadar armaktadır.

900 °C ve 1000 °C de tavlanmı örneklerde ise ortalama 38.5K civarında benzer sonuçlar elde edilmiştir. Insitu olarak elde edilen tellerde de yine aynı sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre tavlanmamış tellerde Mg katkısı arttıkça B<sub>c</sub> kritik manyetik alan 9T dan 11T a kadar armaktadır. 900 °C ve 1000 °C de tavlanmış örneklerde ise ortalama 15T civarında 14T ile 17T arasında sonuçlar elde edilmiştir. Insitu olarak elde edilen tellerde de benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Yine yukarıda bahsedildiği gibi T<sub>c</sub> de 10K ve B<sub>c</sub> de ise 8T civarında önemli bir artış elde edilmiştir. Bu da tavlamanın ve Mg katkılamanın süperiletken özelliklerini nasıl etkilediğini yine çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ayrıca Mg katkılama, tel yapımında kullanılmak üzere daha esnek ve güçlü bir yapı kazandırmaktadır.



Şekil 4.2.25: 900 °C de tavlanmış %5Mg katkılı teller için üst kritik manyetik alan değerini hesaplamak için kullanılan BCS teorisi fit grafiği



Şekil 4.2.26: 900 °C de tavlanmış ve tavlanmamış  $MgB_2$  tellerde Mg katkılamanın  $T_c$  ve  $B_c$  ye etkisi

Şekil 4.2.27 da çelik kılıflı farklı Mg katkılı (%0, %10, %20, %25 Mg) exsitu ve farklı kimyasal oranlarda (%40, %50, %60 Mg) insitu olarak sentezlenmiş 900 °C de tavlanmış ve tavlanmamış MgB<sub>2</sub> tellerin 20K alınmış voltaj-akım (V-I) grafiği elde verilmiştir. Buna göre MgB<sub>2</sub> tellerin kopmadan veya erimeden 20K de taşıyabilecekleri akım 50A ile 94A arasında değişmektedir. En yüksek akımı, (94A) 900C tavlanmış %20 Mg katkılı MgB<sub>2</sub> teller taşırken en düşük akımı (50A) ise 900C de tavlanmış katkısız (saf) MgB<sub>2</sub> teller taşımaktadır. [%60 Mg + %40 Bor] insitu olarak üretilmiş 900C de tavlanmış MgB2 teller ise 72A taşımaktadır. 2.9x10<sup>4</sup> A/cm<sup>2</sup> lik akım yoğunluğuna ulaşmaktadır. Burada akım yoğunluğu hesaplanırken 1mm kare tel kesiti yerine 0.5 mm<sup>2</sup> filament kesiti göz önüne alınmıştır. 94A ile en yüksek akım yoğunluğu olarak 3.8x10<sup>4</sup> A/cm<sup>2</sup> 900 °C tavlanmış %20 Mg katkılı MgB<sub>2</sub> teller taşıyabilmektedir. Diger malzemelerin taşıyabildiği akım ve akım yoğunlukları Tablo 4.2.3 de verilmiştir.



60

**Şekil** 4.2.27: Çelik kılıflı farklı Mg katkılı exsitu ve farklı kimyasal oranlarda sentezlenmiş insitu olarak üretilmiş 900 °C de tavlanmış ve tavlanmamış MgB<sub>2</sub> tellerin voltaj-kritik akım (V-I) grafiği

Tablo 4.2.3 : Çelik kılıflı farklı Mg katkılı exsitu ve farklı kimyasal oranlarda sentezlenmiş
insitu olarak üretilmiş 900°C de tavlanmış ve tavlanmamış $MgB_2$ tellere deneysel parametre
performans sonuçları

		Te (K)									Bc (T)				Ic (A)	Jc (A/cm2)
Mg Katkı	Tavlama						Ro(4K)	<b>B0</b>	Tc			20	(-)		10 (11)	()
oranı (%)	(C)	0T	1T	3T	5T	7T	(Ohm)	(T)fit	(T)fit	R fit	20K	25K	30K	35K	20K	20K
0.0	0.0	31,0	30,5	28,0	19,5	18,5	0.00E+00	9.0	31.6	0.987	5.0	3.5	1.7	0.4	70.0	2.8E+04
0.0	900.0	37,0	36,5	33,0	30,0	27,2	0.00E+00	15.4	37.2	0.992			4.4	1.6	50.0	2.0E+04
0.0	1000.0	39.2	37,8	35,3	31,0	29,0	3.20E-05	14.8	39.2	0.992			5.7	2.2		
5.0	0.0	35,0	33,5	28,5	25,0	20,0	0.00E+00	10.3	34.8	0.997	6.0	3.6	1.5	0.0		
5.0	900.0	39,6	38,8	37,7	33,5	31,0	0.00E+00	17.2	40.2	0.984			5.1	2.2		
10.0	0.0	34,3	32,5	27,5	23,5	18,0		9.6	34.0	0.998	2,3-2	6.5	4.8	0.5	56.0	2.2E+04
10.0	700.0	38,5	33,0	30,0	28,0	20,5	0.00E+00	10.1	35.5	0.982	5.8	5.3	2.4	1.0		
10.0	900.0	38,0	37,5	33,5	32,0	28,0	0.00E+00	15.1	38.3	0.990			5.3	2.4	72.0	2.9E+04
20.0	0.0	32,5					0.00E+00								81.0	3.2E+04
20.0	900.0	37,0					7.00E-06				8.0		4.4		94.0	3.8E+04
20.0	1000.0	38,5	37,5	34,5	30,5	29,0	0.00E+00	15.0	38.6	0.988			4.8	2.2		
25.0	0.0	37,0	35,0	31,5	26,5	22,5	0.00E+00	11.0	36.8	0.998	7.5	5.0	3.3	2.7		
25.0	900.0	39,0	38,5	33,5	30,0	27,5	0.00E+00	13.0	39.2	0.987		7.0	4.5	2.0	53.0	2.1E+04
40.0	900.0	38,2	37,5	34,5	31,5	29,5	0.00E+00	16.4	38.3	0.995		7.5	4.5	2.1		
40.0	1000.0	38.6		33.6	31,1	29,0	3.30E-05	15.9	38.2	0.990			5.8	2.5		
50.0	900.0	38,6	38,2	35,3	31,5	29,0	7.00E-05	15.2	39.1	0.994		7.0	5.8	2.4	70.0	2.8E+04
50.0	1000.0							13.8	40.6	0.965						
60.0	900.0	38,5	37,5	34,5	31,0	28,5	4.00E-05	15.0	38.6	0.997			5.4	2.4	72.0	2.9E+04

Tablo 4.2.3 de çelik kılıflı Mg katkılı exsitu ve insitu olarak üretilmiş 900 °C ve 1000 °C de tavlanmış ve tavlanmamış MgB<sub>2</sub> tellerin düşük sıcaklıklarda ve yüksek manyetik alan altında

elde edilmiş bütün deneysel sonuçları özetlenmiştir. Tablodan elde edilen sonuçlar değerlendirilerek Mg kakısının, tavlama sıcaklığını ve manyetik alan etkisinin,  $T_c$  kritik geçiş sıcaklığına ve Bc kritik manyetik alan geçişi ve Jc akım yoğunluğu hesaplanmış ve grafik olarak verilmiştir. Burada 700 °C ve 800 °C de üretilmiş telleri ölçmek için yeterli zaman ve yeterli sıvı He kalmadığı için sadece tavlanmamış ve 900 °C ve 1000 °C de tavlanmış tellere ait sonuçları değerlendirilebilmitir. Elde edilen sonuçlar literatürdeki sonuçlarla uyum içerisindedir.

Böylece hem Mg katkısını hem de tavlama sıcaklığının hem T<sub>c</sub> kritik geçiş sıcaklığını hem de B<sub>c</sub> kritik manyetik alanı artırdığı belirlenmiştir. Ancak çok yüksek Mg ve yüksek tavlama sıcaklıklarında MgO oluşum nedeniyle akım yoğunluğu olumsuz olarak etkilenmektedir. Dolayısıyla exsitu olarak üretilen tellerde %20 Mg en ideal katkı ve 2 saat 900C de bekletme en ideal tavlama sıcaklığı olarak elde edilmiştir. Ancak akım yoğunluğunun artırılması için literatürde SiC katkılar kullanılmış ve manyetik alan altında çok yüksek kritik akım değerlerine ulaşılmıştır. Bu yüzden bir sonraki kısımda Mg yerine SiC ve karbon katkılama amaçlı organik sterik asit katkı malzemesi olarak kullanılıp kritik akıma olan etkisi araştırılarak prototip MgB<sub>2</sub> bobinde kullanılabilme olanakları araştırılmıştır.

### 4.2.6. Fe Kılıflı süperiletken MgB<sub>2</sub> tellerin Elektro-Manyetik Karakterizasyonu

#### 4.2.6.1 SiC KATKILAMA

Önceki çalışmamızda ex-situ (hazır MgB<sub>2</sub>) katkılama ile de in-situ katkılama (Mg+2B) karışımının tel içerisinde reaksiyonu) yöntemi kullanılmıştır. Bu kısımda ise karbon katkılama amaçlı olarak ağırlıkça %5 ve %10 (600 mesh) SiC kullanılmıştır.

Kristal yapıyı güçlendirmek, ve kontrollü kirlilik oluşturarak manyetik girdap merkezleri oluşturmak amacıyla çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan en yaygın olanı ise doping maddesi kullanmaktır. Katkı olarak kullanılacak bileşiğin yada elementin, katkı yapılacak madde ile benzer kristal yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Çünkü katkı olarak kullanılacak maddenin grainler arasına kolayca girebilmeli ve katkı yapılan maddeye kolayca bağlanabilmelidir. Bu amaçla bu çalışmada kullanılan SiC kristal yapısı, MgB<sub>2</sub> gibi hexagonal yapıdadır.



Şekil 4.2.28. In-situ olarak üretilmiş ağırlıkça %0 (saf), %5 ve %10 SiC katkılı Mg+2B tellere ait a) 0T ve 7 T manyetik alan altında R-T grafiği, b) 30 K ve 35 K sabit sıcaklık altında direnç-manyetik alan (R-H) grafiği.

Şekil 4.2.28 da ağırlıkça %0 (saf), %5 ve %10 SiC katkılanmış 1mm caplı 800 °C de tavlanmış MgB<sub>2</sub> tellerin (a) farklı manyetik alan altında kritik sıcaklık  $T_c$  ve (b) kritik manyetik alan H<sub>c</sub> ölçümleri verilmiştir. 7T manyetik alan altında %5 SiC katkılı teller için  $T_c$ değeri 32K iken, %10 SiC MgB<sub>2</sub> teller için 30.4 K olarak ve katkısız (saf) MgB<sub>2</sub> de aynı manyetik altında 29.3K elde edilmiştir. Böylece SiC katkılamanın manyetik alan etkisini azaltarak %5 SiC katkılamada optimum değere ulaştığı ve 32K e kadar süperiletkenliğini koruduğu söylenebilir. Sıfır manyetik alan altında ise %5 ve %10 SiC katkılı MgB2 teller için süperiletkenlik kritik sıcaklık geçişi 39K civarında iken katkısız tellerde bu değer 38.5K olmuştur. Bu yarım derecelik iyileşme SiC katkılamadan kaynaknaklandığını söylemek zor. Bununla birlikte SiC katkılamanın manyetik alan olmadığı durumda Tc sıcaklığını çok fazla düsürmediği söylenebilir. Sekil 4.2.27-b de ise 30 K ve 35 K sabit sıcaklık altında dirençmanyetik alan (R-H) ölçüm sonuçları verilmiştir. 30K sabit sıcaklıkta %5 SiC katkılı teller için kritik manyetik alan geçişi 6.57 T, 35 K ise bu değer 3.09 T da başlamıştır. Katkısız ve %10 SiC katkılı teller de benzer sonuçlar elde edilmiş ve 30K de kritik manyetik alan geçişi 5.6 T, 35 K ise bu değer 2.2 T da olmuştur. 25 K sabit sıcaklıkta yapılan ölçümlerde ise süperiletken faz değişimi olmamıştır. Böylece yine %5 SiC katkılama saf ve %10 SiC katkılı MgB<sub>2</sub> tellere göre manyetik alan karşısında daha iyi sonuç vermektedir. SiC partiküllerinin akı iğneleme merkezinde (flux pinning centre) oluşturdukları girdap akımların (vortex current) oluşturdukları, böylece yüksek manyetik alan altında geçiş değerlerinin saf olan tellere göre daha büyük olmasını sağlamaktadır. Bu ise manyetik alanı dışarlamalarında çok önemli rol oynamışlardır (Meisner etkisi). Bu ise karbon katkılamının manyetik alan etkisini azalttığını ve %5 de optimum olduğu göstermektedir.

Şekil 4.2.29 da Mg katkılı tellerde olduğu gibi üst kritik alanı hesaplayabilmek için BCS teorisine fit edilmiştir. Şekil 4.2.29-a da %5 SiC katkılı teller için  $T_c=39.05$ K ve  $H_c=23$ T iken Şekil 4.2.29-b de ise %10 SiC katkılı teller için  $T_c=38.5$ K ve  $H_c=19$ T hesaplanmıştır. Tavlanmamış saf tellerde bu değerler  $T_c=31$ K ve  $H_c=9$ T idi. Dolayısıyla hem tavlama hemde SiC etkisiyle  $T_c$  de 8K lik  $H_c$  de ise 14T gibi büyük bir iyileşme gözlenmiştir.



Şekil 4.2.29: a) %5 SiC katkılı, b) %10 SiC katkılı teller için üst kritik alanı hesaplayabilmek için BCS teorisine fit sonuçları.

#### 4.2.6.2 STERİK ASİT C<sub>18</sub>H<sub>36</sub>O<sub>2</sub> KATKILAMA

Bu çalışmada ayrıca insitu yöntemiyle üretilen tellerin içerisine karbon katkılama amacına yönelik %5 ve %10 sterik asit katkılanarak yapılmıştır. Bu durumda aşağıdaki reaksiyonun gerçekleşmesi beklenmektedir.

Sterik asit 
$$C_{18}H_{36}O_2 \rightarrow 18C+18H_2+O_2$$
  
Mg + (2-x) B + x C  $\rightarrow$  MgB<sub>2-x</sub>C<sub>x</sub>

Öncelikle Sterik asit  $C_{18}H_{36}O_2$  400 °C nin üzerine çıkıldığında kimyasal bozulma söz konusu olarak reaksiyonu sonucu  $18C+18H_2+O_2$  şeklinde 18 tane aktif karbon ve 18 tane hidrojen gazı ve oksijen ortaya çıkmaktadır. Oluşan hidrojen difozyon ile teli terkederken, oksijen MgO fazları oluşturmaktadır. Ancak en önemlisi oluşan aktik karbon tekrar Mg ve B ile reaksiyona girerek MgB<sub>2-x</sub>C<sub>x</sub> şeklinde filament içerisinde manyetik akı girdap merkezleri oluşturmaktadır. Bu ise üst kritik manyetik alan geçişini olumlu yönde etkilemektedir. Sterik asit katkılama ile aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre, Şekil 4.2.30-a da ağırlıkça %0 (saf), %5 ve %10 sterik asit katkılanarak, 800 °C de tavlanmış 1 mm çaplı MgB<sub>2</sub> tellerin farklı manyetik alan altında, kritik sıcaklık T<sub>c</sub> ve kritik manyetik alan H<sub>c</sub> ölçümleri verilmiştir. 7 T manyetik alan altında %5 sterik asit katkılı teller için  $T_c$  değeri 29.1 K iken, %10 SiC MgB<sub>2</sub> teller için 30.2 K olarak elde edilmiştir. Sıfır manyetik alan altında ise %5 ve %10 sterik asit katkılı MgB<sub>2</sub> teller için süperiletkenlik kritik sıcaklık geçişi 37.7 K ve 38.5 K olarak ölçülmüştür.



Şekil 4.2.30: In-situ olarak üretilmiş ağırlıkça %0 (saf), %5 ve %10 Sterik asit katkılı Mg+2B tellere ait a) 0T ve 7 T manyetik alan altında R-T grafiği, b) 30 K ve 35 K sabit sıcaklık altında direnç-manyetik alan (R-H) grafiği.

Şekil 5-b de ise aynı tellere ait 30 K ve 35 K sabit sıcaklık altında direnç-manyetik alan (R-H) ölçüm sonuçları verilmiştir. 30K sabit sıcaklıkta %5 sterik asit katkılı teller için kritik manyetik alan geçişi 4.9 T, 35 K ise bu değer 1.8 T da başlamıştır. Katkısız ve %10 Sterik asit katkılı teller de benzer sonuçlar elde edilmiş ve 30K de kritik manyetik alan geçişi 5.9T, 35K ise bu değer 2.5T da olmuştur. 25K sabit sıcaklıkta yapılan ölçümlerde ise süperiletken faz değişimi olmamıştır. Böylece %10 sterik asit katkılama, saf ve %5 sterik asit katkılı MgB<sub>2</sub> tellere göre manyetik alan karşısında daha iyi sonuç vermektedir. Sterik asit 400 °C üzerinde karbonlaşarak SiC katkılamaya benzer şekilde davranarak manyetik alan etkisini azaltmakta ve %10 sterik asit katkılamada optimum olduğu görülmektedir.



Şekil 4.2.31: a) %5 Sterik asit katkılı, b) %10 Sterik asit katkılı teller için üst kritik alanı hesaplayabilmek için BCS teorisine fit sonuçları.

Şekil 4.2.31 da Mg katkılı tellerde olduğu gibi üst kritik alanı hesaplayabilmek için BCS teorisine fit edilmiştir. Şekil 4.2.31-a da %5 Sterik asit katkılı teller için  $T_c=37.7$ K ve  $H_c=18$ T iken Şekil 4.2.31-b de ise %10 Sterik asit katkılı teller için  $T_c=38.6$ K ve  $H_c=20$ T hesaplanmıştır. Tavlanmamış saf tellerde bu değerler  $T_c=31$ K ve  $H_c=9$ T idi. Dolayısıyla hem tavlama hemde Sterik asit etkisiyle  $T_c$  de 7.6K lik  $H_c$  de ise 11T gibi büyük bir iyileşme gözlenmiştir.

### 4.2.7 TRANSPORT KRİTİK AKIM ÖLÇÜM SONUÇLARI

Bu kısımda SiC ve Sterik asit katkılı Fe kılıflı süperiletken MgB2 tellere ait yüksek akım uygulamalarıyla kritik akım ve kritik akım yoğunluğu ölçüm sonuçları verilecektir. Şekil *4.2.32* insitu olarak üretilmiş katkısız (saf), %5, %10, %15 ve %20 SiC katkılı 2cm çapında heliks şeklindeki bobinlere ait kritik akım ölçüm sonuçları karşılaştırılmıştır. Buna göre saf katkısız 1mm<sup>2</sup> lik tellerden 191A akıma karşılık filament kısmının kritik akım yoğunluğu 1.2 x10<sup>5</sup> A/cm<sup>2</sup> ye karşılık gelmektedir. %5 SiC katkılı tellerden 201A akım geçerken, %10 SiC katkılı telden ise 178A akım geçebilmektedir. Aynı tellerin filament kısımlarındaki akım yoğunlukları 1.3 x10<sup>5</sup> A/cm<sup>2</sup> olarak hesaplanmıştır. %15 ve %20 SiC katkılı teller ise 160A ve 187A e dayabilmiştir. Buna karşılık gelen filament akım yoğunluğu 1.0 x10<sup>5</sup> A/cm<sup>2</sup> ve 1.0 x10<sup>5</sup> A/cm<sup>2</sup> ve 1.1 x10<sup>5</sup> A/cm<sup>2</sup> olarak hesaplanmıştır.



Şekil 4.2.32: In-situ olarak üretilmiş katkısız (saf), %5 ve %10 SiC katkılı bobinlere ait kritik akım ölçüm sonuçları.

Şekil 4.2.33 de insitu olarak üretilmiş katkısız (saf), %5 ve %10 Sterik asit katkılı 2cm çapında heliks şeklinde sarılmış bobinlere ait kritik akım ölçüm sonuçları karşılaştırılmıştır. Buna göre. %5 ve %10 SiC sterik asit katkılı tellerden her ikisinden da 205A akım geçerken, aynı tellerin filament kısımlarındaki akım yoğunlukları yaklaşık 1.3 x10<sup>5</sup> A/cm<sup>2</sup> olarak hesaplanmıştır. Alfa Aesardan ticari olarak alınmış hazır MgB2 tellere %5 Mg katkılanarak hazırlanmış ve 800C da aynı şartlarda tavlanmış tellerden ise 148A yani filament akım yoğunluğu 9.3 x10<sup>4</sup> A/cm<sup>2</sup> olarak hesaplanmıştır. Bu ise saf insitu olarak üretilen tellerin %5 Mg katkılı exsitu tellere göre daha fazla akım taşıyabildiğini göstermektedir.



Şekil 4.2.33: In-situ olarak üretilmiş katkısız (saf), %5 ve %10 sterik asitkatkılı bobinlere ait kritik akım ölçüm sonuçları.

Şekil 4.2.34 de insitu olarak üretilmiş katkısız (saf), %5 SiC, %5 sterik asit ve %5 Mg katkılı exsitü MgB2 ve en son deneme amaçlı olarak aynı şartlarda üretilen 8 filamentli içi demir dışı bakır MgB2 tellere ait kritik akım ölçümlerinin karşılaştırılması verilmiştir. Buna göre. 8 filamentli katkısız saf MgB<sub>2</sub> tellerden 335A geçebilirken buna karşılık gelen akım

yoğunluğu olan 2.1 x10<sup>5</sup> A/cm<sup>2</sup> olarak hesaplanmıştır. Böylece filament sayısı arttıkça MgB2 çekirdek kısmı daha iyi sıkışarak parçacıklar arasındaki bağlantı iyileşmekte ve akım yoğunluğunu önemli ölçüde artırdığı ortaya çıkmaktadır.



Şekil 4.2.34: In-situ olarak üretilmiş katkısız (saf), %5 ve %10 sterik asitkatkılı bobinlere ait kritik akım ölçüm sonuçları.

Tablo 4.2.4 de in-situ tekniğiyle üretilmiş sterik asit ve SiC katkılı ve katkısız Fe kılıflı MgB<sub>2</sub> tellere ait manyetik alan altında düşük sıcaklık elektriksel karakterizasyon sonuçları verilmiştir. Buna göre %10 sterik ve %5 SiC katkılama en iyi sonuç vermektedir.

Tablo 4.2.4: İnsitu tekniğiyle üretilmiş sterik asit ve SiC katkılı MgB<sub>2</sub> tellere ait manyetik alan altında düşük sıcaklık elektriksel karakterizasyon sonuçları

	Mal	Malyetik alan altında KritikFarklı sıcaklıklarda Kritiksıcaklık geçişi Tc(K)manyetik alan geçişi Hc(T)								
Malzeme ve katkı oranı (%)	0Т	1.5T	3Т	5T	7T	30K	35K	Üst Hc(A)	Ic(A)	<i>Jc(A)</i> A/cm <sup>2</sup> 4.2K
Saf (Mg + 2B)	39.05	37.2		32.5	29.3	5.6	2.3	15.5T	191A	1.2 x10 <sup>5</sup>
%5 SiC + %95 (Mg+2B)	39.05	37.5	36.8	33.3	32.3	6.4	3.1	23T	201A	1.3 x10 <sup>5</sup>
%10 SiC + %90 (Mg+2B)	38.5	38.3	35.2	32.2	30.4	5.6	2.2	19T	178A	1.1 x10 <sup>5</sup>
%5 Sterik Asit + %95 (Mg+2B)	37.7	37.2	33.6	31.3	29.1	4.9	1.8	18T	205A	1.3 x10 <sup>5</sup>
%10 Sterik Asit + %90 (Mg+2B)	38.5	37.9	33.7	33.1	30.2	5.9	2.5	19T	205A	1.3 x10 <sup>5</sup>

## 4.3. SONUÇ ve ÖNERİLER

Projede saf bor üretimi ile ilgili Soxhlet tekniği geliştirilerek, üretilen amorf bor'un saflığı %85.7 den %93.6'a çıkarılmıştır. Daha sonra kimyasal olarak saflaştırma işlemine devam edilerek saf bor üretimi Soxhlet tekniğiyle bor üretimi %93-95 saflıkta tekrarlanabilir hale getirilmiştir. Projede daha sonra Soxhlet tekniğiyle kimyasal olarak bor saflaştırma işlemi durdurularak % 94-97 saflık oranına sahip ticari bor kullanılmak suretiyle akım yoğunluğunu artırmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Akım yoğunluğunu artırmaya yönelik %0, %5, %10, %15, %20, %25 Mg katkısı exsitu tekniği ile ve [%40Mg+%60B], [%50Mg+%50B], [%60Mg+%40B] oranları ise insitu yöntemiyle 900 °C ve 1000 °C de 2 saat tavlanarak çelik kılıflı olarak üretilmiştir. Üretilen MgB<sub>2</sub> teller 4K ile 60K arasında R-T, R-H ve V-I ölçümleri yapılmıştır. Böylece hedeflenen süperiletken bobinlerde kullanılmak üzere Mg katkısı, tavlama sıcaklığı gibi önemli parametrelerin kritik geçiş sıcaklık T<sub>c</sub>, kritik manyetik alan, ve kritik akım yoğunluğu gibi performans parametrelerine olan etkileri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Buna göre MgB<sub>2</sub> tellerin kopmadan veya erimeden 20K de taşıyabilecekleri akım 50A ile 94A arasında değişmektedir. En yüksek akımı, (94A) 900C tavlanmış %20 Mg katkılı MgB<sub>2</sub> teller taşımaktadır. [%60 Mg + %40 Bor] insitu olarak üretilmiş 900C de tavlanmış katkısız (saf) MgB<sub>2</sub> teller ise 72A taşımaktadır. 2.9x10<sup>4</sup> A/cm<sup>2</sup> lik akım yoğunluğuna ulaşmaktadır. 94A ile en yüksek akım yoğunluğu olarak 3.8x10<sup>4</sup> A/cm<sup>2</sup> 900 °C tavlanmış %20 Mg katkılı MgB<sub>2</sub> teller taşımaktedir.

Bu çalışmada yine akım yoğunluğunu artırmaya yönelik karbon katkılama amaçlı olarak %5 ve %10 SiC ve %5 ve %10 sterik asit ( $C_{18}H_{36}O_2$ ) kullanılarak in-situ olarak (Mg+2B karışımının tel içerisinde reaksiyonuyla) hadde ile soğuk çekme yöntemiyle 1 mm çapında çelik kılıflı MgB<sub>2</sub> teller ve 2 cm çapında heliks şeklinde bobinler üretilmiştir. XRD ve SEM ile yapısal karekterizasyonu yapılarak bu tel ve bobinler, 4K-50K sıcaklık aralığında 0 T ile +7 T manyetik alan altında yapıla elektriksel karekterizasyon sonuçlarına göre %5 SiC ve %10 sterik asit katkılamada optimum kritik sıcaklık ve kritik manyetik alan geçişleri elde edilmiştir. Kritik akım yoğunluğu ( $J_c$ ) ölçülürken 1  $\mu V$  kriteri dikkate alınarak daha hassas kritik akım değerleri elde edilmeye çalışılmış projede hedeflenen kritik akım yoğunluğuna yaklaşılmıştır. Kritik akım yoğunluğu ölçümlerinde saf MgB<sub>2</sub> tellerde 191A akım geçerken 120.000 A/cm<sup>2</sup> kritik akım yoğunluğu hesaplanmış ve %5 SiC katkılı MgB<sub>2</sub> tellerde ise 201A akım geçerken 130.000 A/cm<sup>2</sup> üzerinde kritik akım yoğunluğuna ulaşılmıştır. %5 ve %10 SiC sterik asit katkılı tellerin her ikisinden de 205A akım geçerken, aynı tellerin filament kısımlarındaki akım yoğunlukları yaklaşık 1.3 x10<sup>5</sup> A/cm<sup>2</sup> olarak hesaplanmıştır. Alfa Aesardan ticari olarak alınmış hazır MgB<sub>2</sub> ye %5 Mg katkılanarak hazırlanmış ve aynı şartlarda tavlanmış tellerden ise 148A akım geçerken, filament akım yoğunluğu 9.3 x10<sup>4</sup> A/cm<sup>2</sup> olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre saf insitu olarak üretilen tellerin %5 Mg katkılı exsitu tellere göre daha fazla akım taşıyabildiğini göstermektedir. Deneme amaçlı olarak aynı şartlarda içi demir dışı bakır kılıflı 8 filamentli MgB<sub>2</sub> teller üretilmiştir. Üretilen 8 filamentli katkısız saf MgB<sub>2</sub> tellerden ise 335A geçebilirken; buna karşılık gelen akım yoğunluğu 2.1 x10<sup>5</sup> A/cm<sup>2</sup> olarak hesaplanmıştır. Böylece filament sayısı arttıkça MgB<sub>2</sub> çekirdek kısmı daha iyi sıkışarak parçacıklar arasındaki bağlantı iyileşmekte ve akım yoğunluğunu önemli ölçüde artırdığı ortaya çıkmaktadır.

Sonuç olarak insitü TIT tekniğiyle 205A ve 335A kritik akım taşıyabilen, 2.1 x105 A/cm<sup>2</sup> akım yoğunluğu ile 23T üst kritik manyetik alana sahip, Mg, SiC ve organik sterik asit katkılı, tek filamentli, ve 8 filamentli, çelik ve demir kılıflı MgB<sub>2</sub> süperiletken teller ve bobinler üretilmiş ve karaktrize edilmiştir. Ayrıca bu projede teknolojik amaçlı MRI bobin üretiminde kullanılabilme ihtimaliyle 150m ve 200m uzunluğunda 4 filamentli Cu kılıflı (Mg +2B) bobinler üretilmiştir.

Sonraki çalışmalarda 500m ve 1km'ye ulaşabilmek için çalışmalar devam edilebilir. Ayrıca elde edilen bu teller ve bobinler tavlanarak kritik akım yoğunlukları ölçülerek karakterize edilmesi gerekir. En önemlisi süperiletkenlik kalitesini (kritik akım yoğunuluğu ve üst kritik manyetik alanı) artırmaya çalışmalar yapılması hedeflenmelidir. Bu amaçla naftalin gibi oksijen içermeyen aromatik yapılar katkılanabilir.

## YARARLANILAN KAYNAKLAR LİSTESİ

BANKS A., What's the use?, J. Chem. Educ., 67, 14-1, (1990)

BAUDİS, U., Fichte, R., Boron and boron alloys, Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry Vol. A4, Wiley Interscience, New York, (1985). Pp:28.

BAYKAL E. D., 'Hidrotermal ve Mikrodalga Enerjiyle, Lityum İçeren Boratlı Fosfatlı Bileşiklerin Sentezlenmesi, Kristal Yapı ve Termokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi,) Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2003).

BHATIA, M., Sumption, M.D., Tomsic, M., Collings, E.W., Influence of heat treatment schedules on the transport current densities of long and short segments of superconducting  $MgB_2$  wire, *Physica C*, 407, 153-159, (2004).

BUDKO, S.L., Lapertot, G., Petrovic, C., Cunningham, C. E., Anderson, N., Canfield., P. C., Boron Isotope Effect in Superconducting MgB 2, Phys. Rev. Lett. 86, 1877-80 (2001).

CANFIELD, P.C., Finnemore, D.K., Budko, S.L., Superconductivity in Dense MgB<sub>2</sub> wires, *Phys. Rev. Lett.*, 86, 2423-30, (2001).

CIMBERLE, M.R., Novak, M., Manfrinetti, P. and Palenzona, A., Magnetic characterization of sintered MgB<sub>2</sub> samples: effect of substitution or 'doping' with Li, AI and Si', *Superconductor Science and Technology*, 15(1), 43-47, (2002).

COLLINGS, E.W., Lee, E., Sumption, M.D., Tomsic, M., Dou, S.X., Continuous- and batch processed MgB<sub>2</sub>/Fe strands—transport and magnetic properties', *Physica C*, 386, 555-559, (2003).

CUEILLERON, J. Ann. Chim. 19, 459-62 (1944).

ÇEÇEN, D., Bor Cevherleri ve Bor'un Çağımız ve Gelecekteki Önemi, Madencilik Cilt VIII.

Sayı:1, M.M.O. Yayını, (1969), Pp:10-18.

DOU, S. X. Soltanian, S. Horvat J., Wang X. L., Zhou S. H., M. Ionescu, H. K. Liu, P. Munroe, and M. Tomsic, "Enhancement of the critical current density and flux pinning of MgB2 superconductor by nanoparticle SiC doping", Appl. Phys. Lett. 81, 3419-24 (2002).

DUNAND, C.D., Synthesis of Superconducting Mg/ $MgB_2$  Composites, *Applied Physics Letters*, 79, 4186-93, (2001).

EĞİLMEZ, M., Gunel, A., Okur, S., Tanoglu, M. and Ozyuzer, L., 'Electrical and Microstructural Properties of Superconducting MgB<sub>2</sub>/Mg Composites', *Key Engineering Materials*, 264-268, 1197-1200, (2004).

EĞİLMEZ M., Electrical, Microstructural and Mechanical Properties of MgB2/Mg Metal Matrix Composites, (Yüksek lisans tezi) İzmir Yüksek Teknoloji Fen Bilimleri Enstitüsü (2004)

EVCİN A., Bor Teknolojisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (2007).

FANG, H., Putman, P.T., Padmanaghan A, Transport critical current on Fe-sheathed MgB<sub>2</sub> coils, *Supercond. Sci. Technol.*, 17, 717-720, (2004).

FENG, Y., Zhao, Y., Sun, Y.P., Liu, F.C., Fu, B.Q., Zhou, L., Cheng, C.H., Koshizuka, N., Murakami, M., Improvement of critical current density in MgB<sub>2</sub> superconductors by Zr doping at ambient pressure', *Appl. Phys. Lett.*, 79, 3983-5, (2001).

FENG, Y., Yan, G., Zhao, Y., Liu, C.F., Fu, B.Q., Zhou, L., Cao, L.Z., Ruan, K.Q., Li, X.G., Shi, L. and Zhang, Y.H., Superconducting properties of MgB2 wires and tapes with different metal sheaths, Physica C, 386, 598-602, (2003).

FU, B. Q., Feng, Y., Zhao, Y., Pradhan, A. K., Cheng, C. H., Ji, P., Liu, X. H., Liu, C. F., Yan, G., Zhou, L., and Yau, K. F., Microstructures and superconducting properties in Ti-doped MgB<sub>2</sub>/Ta/Cu tape, *Physica C*, 392, 1035-9, (2003).

HASCİCEK, Y.S., Aslanoglu, Z., Arda, L., Characterization of MgB<sub>2</sub> conductors for coil development, *Adv. Cryo. Eng.*, 50, 541-5, (2004).

HORVAT, J., Wang, X.L., Soltanian, S., Dou, S.X., Improvement of critical current in MgB<sub>2</sub>/Fe superconducting wires by a ferromagnetic sheath, *Appl. Phys. Lett.*, 80, 829-33, (2002).

GRANT P. M., Electrical Power Application, *The American Physical Society*, **APS** March Meeting, Seattle, WA, (**2001**), pp: 218-9.

GENCER, A., Okur, S., Kılıç, A., Güçlü, N., Low-Field Behavior and Effect of Ti-Adding in the Superconductor MgB<sub>2</sub>/Cu Wires, *IEEE Transaction*, 1051, 8223-7, (2005).

GOLDACKER, W., Schlacter, S.I., Zimmer, S. and Reiner, H., High transport currents in mechanically reinforced MgB<sub>2</sub> wires, Superconductor Science and Technology, 14(9), 787-793, (2001).

GRASSO, G., Malagoli, A., Ferdeghini, C., Roncallo, S., Braccini, V., Cimberle, M.R., Siri, A.S., Large transport critical currents in unsintered MgB<sub>2</sub> superconducting tapes, *Applied Physics Letters*, 79, 230-5, (2001).

GLOWACKİ, B.A., Majoros, M., Vickers, M., Evetts, J.E., Shi, Y., Mcdougall, I., Superconductivity of powder-in-tube MgB<sub>2</sub> wires', *Supercond. Sci. Technol.*, 14, 193-7, (2001)

HİSHİNUMA, Y., Kikuchi, A. and Takeuchi, T., Superconducting properties and microstructure of MgB2 wires synthesized with a low-temperature diffusion process' Supercond. Sci. Technol., 20, 1178–1183, (2007).

JIANG, J., Senkowicz, B.J., Larbalestier, D.C. and Hellstrom, E.E., Influence of boron powder purification on the connectivity of bulk MgB<sub>2</sub>, Superconductor Science and Technology, Vol. 19, L33-L36, (2006).

JONES, M., and Marsh, R., The preparation and structure of magnesium boride, MgB<sub>2</sub>' *Journal of American Chemical Society*, 76, 1434-9, (1954).

KOV'A<sup>\*</sup>C, P., Hu<sup>\*</sup>sek, I., Meli<sup>\*</sup>sek, T., Mart'inez, E. and Dhalle, M., Properties of doped *ex* and *in situ* MgB<sub>2</sub> multi-filament superconductors, *Superconductor Science and Technology*, 19, 1076–1082, (2006).

KILIÇ, A., Okur, S., Güçlü, N., Kölemen, U., Uzun, O., Ozyuzer, L., Gencer, A., Structural and low-field magnetic characterization of superconducting MgB<sub>2</sub> wires, *Physica C*, 415, 51-56, (2004).

KILIÇ, A.M., Importance of Boron Mine for Turkey and Place in Future, Proceedings of the

2nd International Boron Symposium, Eskişehir, (2004) p:34-35.

KİM, J.H., Zhou, S., Hossain, M.S.A., Pan, A V., and Dou, S.X., Carbohydrate doping to enhance electromagnetic properties of MgB<sub>2</sub> superconductors, *Appl. Phys. Lett.*, 89, 142505-8, (2006).

KOV'A'C, P., Hu'sek, I., Meli'sek, T., Grovenor, C.R.M., Haigh, S. and Jones, H H. Improvement of the current carrying capability of ex situ MgB2 wires by normal particle additions, In *Superconductor Science and Technology*. Vol. 17, 1225-1230, (2004).

MA, Y., Kumakura, H., Matsumoto, A. and Togano, K., Microstructure and high critical current density of in situ processed MgB tapes made by WSi and ZrSi doping, *Appl.Phys. Lett.*, 83, 1181-5, (2003).

MACHİ, T., Shimura, S., Koshizuka, N., Murakami, M., Fabrication of MgB<sub>2</sub> superconducting wire by in situ PIT method, *Physica C*, 392–396, 1039–1042, (2003).

MATSUMOTO, A., Kumakura, H., Kitaguchi, H. and Hatakeyama, H.,Effect of impurity additions on the microstructure and superconducting properties of in situ-processed MgB<sub>2</sub> tapes, *Supercond. Sci. Technol.*, 17, S319-21, (2004).

NAGAMATSU, J., Nakagawa, N., Muranka, T., Zenitanim, Y., Akimitsu, J., Superconductivity at 39 K in magnesium diboride, *Nature*, 410, 63-7, (2001).

OKUR, S., Kalkanci, M., Yavas, M., Egilmez, M., Ozyuzer, L., Microstructural and electronic characterization of Ti and Mg doped copper-clad MgB<sub>2</sub> superconducting wires, *Journal of Optoelectronics and Advanced Materials*, 7, 411-415, (2005).

PACHLA, W., Morawski, A., Kov'a'c, P., Hu'sek, I., Mazur, A., Lada, T., Diduszko, R., Meli'sek, T., Strb'ık, V. and Kulczyk, V., Properties of hydrostatically extruded in situ MgB2 wires doped with SiC, *Supercond. Sci. Technol.*, 19, 1-5, (2006).

RIBEIRO, R.A., Budko, S.L., Petrovic, C., Canfieeld, P.C., Carbon doping of superconducting magnesium diboride, *Physica C*, 384, 227–236, (2003).

SALAMA, K., Fang, H., Method of manufacturing Fe-Sheathed MgB<sub>2</sub> wires and solenoids, *United States Documents,* US 7, 213, 325 B2, (2007).

SERQUIS, A., Civale, L., Coulter, J.Y., Large field generation with a hot isostatically pressed powder-in-tube MgB<sub>2</sub> coil at 25 K, *Supercond. Sci. Technol.*, 17, L35-L37, (2004).

SUMPTION, M.D., Bhatia, M., Rindfleisch, M., Phillips, J., Tomsic, M., and Collings, E.W., MgB2/Cu Racetrack Coil: Winding and Transport Testing', 2004 Applied Superconductivity Conference, ETATS-UNIS vol. 15 (2), no 2, Jacksonville, FL , (2004) Pp: 1457-1460

ŞENER S., Özbayoğlu G., *Society of Mining, Metallurgy, and Exploration,* Reprint 99-13, Denver, CO, (1999)Pp: 3
SHARONI, A., MILLO O., LEITUS G., REICH S., Journal of physics. Condensed matter ,13, 22, L503-L508, (2001).

SHIMURA, S., Machi, T., Murakami, M., Koshizuka, N., Mochizuki, K., Ishikawa, I., Shibata, N., Copper sheath MgB<sub>2</sub> wires fabricated by an in situ PIT method, *Physica C*, 412-414, 1179-1183, (2004).

SERQUIS, A., Civale, L., Hammon, D. L., Serrano, G., and Nesterenko, V. F., Optimization of Critical Currents in MgB<sub>2</sub> Wires and Coils, *leee Transactions On Applied Superconductivity*, 15, 2,-7 (2005).

SIHAI, Z., Pan, A. V., Wexler, D. and Dou, S. X., Sugar Coating of Boron Powder for Efficient Carbon Doping of MgB<sub>2</sub> with Enhanced Current-Carrying Performance, *Adv. Matter.*, 19, 1373-8, (2007).

SIVRIKAYA H. & Saraçbaşı A., Evaluation Boron Mine in Wood Protection Industry, Proceedings of the 2nd International Boron Symposium, Eskişehir, (2004), Pp:366-70.

SOLTANİAN, S., Wang, X. L., Horvat, J., Li, A. H., Liu, H. K. and Dou, S. X., "Improvement of critical current density in the Cu/MgB<sub>2</sub> and Ag/MgB<sub>2</sub> superconducting wires using the fast formation method", *Physica C*, 382, 187-193, (2002).

SOLTANIAN, S., Horvat, J., Wang, X. L., Tomsic, M. and Dou, S.X., Transport critical current of solenoidal MgB<sub>2</sub>/Cu coils fabricated using a wind-reaction *in situ* technique, *Supercond. Sci. Technol.,* 16, L4-L6 (2003).

SOLTANIAN, S., Development of Superconducting Magnesium Diboride Conductors, (PhD Thesis), *University of Wollongong,* (2004.).

SUO, H.L., Beneduce, C., Dhall, M., Musolino, N., Genoud, J.Y., Flükiger, R., Hot isostatic pressing of powder in tube MgB<sub>2</sub> wires, *Appl. Phys. Lett.*, 79, 3116, (2001).

SUMPTION, M.D., Bhatia, M., Rindfleisch, M., Tomsic, M., Soltanian, S., Dou, S. X., and Collings, E. W., Transport and magnetic Jc of MgB<sub>2</sub> strands and small helical coils, *Appl. Phys. Lett.*, 86, 92507-9, (2005).

SÜMER, G., Boron Compounds" Proceedings of the 2nd International Boron Symposium, Eskişehir, (2004) Pp:157-163.

TANAKA, K., Okada, M., Kumakura, H., Kitaguchi, H., Togano, K., Fabrication and transport properties of MgB<sub>2</sub> wire and coil, *Physica C*, 382, 203-206, (2002).

TAKANO, K., Takeya, H., Fujii, H., Kumakura, H., Hatano, T., Togano, K., Superconducting properties of  $MgB_2$  bulk materials prepared by high-pressure sintering, *Appl. Phys. Lett.*, 78, 2914-7, (2001).

ULLMANN's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Sixth Edition, Boron Compounds. WILEY-VCH, (2002) Pp:21 XIANG, J.Y., Zheng, D.N., Li, J.Q., Li, S.L., Wen, H.H., Zhao, Z.X., Effects of Al doping on the superconducting and structural properties of MgB<sub>2</sub>, *Physica C*, 386, 611-6, (2003).

XU, H.L., Feng, Y., Xu, Z., Li, C.S., Yan, G., Mossang, E., Sulpice, A., Effect of sintering temperature on properties of MgB<sub>2</sub> wire sheathed by low carbon steel tube, *Physica C*, 419, 94-100, (2005).

VINOD, K., Varghese, N., Abhilash Kumara, R.G., Syamaprasad, U., Roy, S.B., Influence of Mg particle size on the reactivity and superconducting properties of *in situ* MgB<sub>2</sub>, *Journal of Alloys and Compounds*, 370: 1-2, (2007).

WANG, X.L., Soltanian, S., Horvat, J., H.Li, A., Qin, M.J., Liu, H.K., Dou, S.X., "Very fast formation of superconducting MgB<sub>2</sub>/Fe wires with high  $J_c$ ", *Physica C*, 361, 149-155, (2001).

WANG, J., Bugoslavsky, Y., Berenov, A., Cowey, L., Caplin, A.D., Cohen L.F., Driscoll, J.L.M., Cooley, L.D., Song, X., Larbalestier D.C., High critical current density and improved irreversibility field in bulk MgB<sub>2</sub> made by a scaleable, nanoparticle addition route, *Applied Physics Letters*, 81 (11), 2026-33, (2002).

WANG, X.L., Zhou, S.H., Qin, M.J., Munroe, P.R., Soltanian, S., Liu, H.K., Dou, S.X., Significant enhancement of flux pinning in MgB<sub>2</sub> superconductor through nano-Si addition *Physica C*, 385, 461-6, (2003).

YAMAMOTO, Y., Osamura, A., Balamurugan, K., Nakamura, S., Hoshino, T., and Muta, I., Mechanical and superconducting properties of PIT-processed MgB<sub>2</sub> wire after heat treatment' *Super Cond. Sci. Technol.*, 16, 1052-7, (2003).

YAVAŞ, M., Okur, S., Eğilmez, M., Kalkanci, M., Özyüzer, L., Fabrication of superconducting MgB<sub>2</sub> from boric acid (H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>) and its microstructural and electrical characterization, *Journal of Optoelectronics and Advanced Materials*, 7, 407-411, (2005).

YE, L., Majoros, M., Campbell, A.M., Coombs, T., Astill, D., Harrison, S., Husband, M., Rindfleisch, M. and Tomsic, M., Experimental studies of the quench behaviour of MgB2 superconducting wires for fault current limiter applications, *Supercond. Sci. Technol.*, 20, 621–628, (2007).

ZHAO, Y., Feng, Y., Cheng, C.H., Zhou, L., Wu, Y., Machi, T., Fudamoto, Y., Koshizuka, N., Murakami, M., High critical current density of MgB<sub>2</sub> bulk superconductor doped with Ti and sintered at ambient pressure, *Appl. Phys. Lett.*, 79, 1154-7, (2001).

ZHAOSHUN, G., Ma, Y., Zhang, X., Wang, D., Yu, Z., Watanabe, K., Yang, H., Wen, H., Strongly enhanced critical current density in MgB<sub>2</sub>/Fe tapes by stearic acid and stearate doping, *Supercond. Sci. Technol.*, 20, 485-9, (2007).

#### TÜBİTAK PROJE ÖZET BİLGİ FORMU

#### Proje Kodu: TUBİTAK MAG 105M368

Proje Başlığı:

Üstüniletken Magnezyum Borür (MgB<sub>2</sub>) Tellerinin Yüksek Akım ve Yüksek Manyetik Alan Uygulamaları için Gelistirilmesi

Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırmacılar: Proje Yürütücüsü: Doç Dr Salih Okur

Doç Dr Lütfi Özyüzer, Doç. Dr Metin Tanoğlu, Doç. Mehtap Emirdağ, Yard. Doç Dr. Enver Tarhan, Serkan Büyükköse

Projenin Yürütüldüğü Kuruluş ve Adresi:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü, Gülbahçe Kampüsü, Urla, TR-35437 İzmir

Destekleyen Kuruluş(ların) Adı ve Adresi:

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU Tunus Cad. No: 80, 06100 Kavaklıdere/ANKARA

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 1 mart 2006 - 1 mart 2008

Öz (en çok 70 kelime)

Bu çalışmada, Mg ile katıhal reaksiyonuyla B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>'ten %93' lük bir saflıkta "elemental amorf Bor" ve üstünilenken toz MgB<sub>2</sub> üretilmiş ve 38 K'de geçiş yaptığı gözlenmiştir. Daha sonra tüp içinde toz yöntemi kullanılarak Mg, SiC ve sterik asit katkısı yapılarak kompozit Çelik ve Fe kılıflı üstüniletken teller üretilmiş ve tavlama sıcakılığının kritik geçiş sıcaklığına olan etkileri yapısal, elektriksel ve manyetik alan özellikleri XRD, SEM, EDX ve sıcaklığa bağlı özdirenç ölçümleri ile araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Üstüniletken MgB2, Tüp içinde toz yöntemi, Üstüniletken teller, Üstüniletken kritik geçiş sıcaklığı, Üstüniletken kritik akım yoğunluğu

## Üstüniletken Magnezyum Borür (MgB<sub>2</sub>) Tellerinin Yüksek Akım ve Yüksek Manyetik Alan Uygulamaları için Geliştirilmesi

### Proje No: MAG 105M368

DOÇ.DR. SALİH OKUR Doç Dr Lütfi Özyüzer Doç. Dr Metin Tanoğlu Doç. Mehtap Emirdağ Yard. Doç Dr. Enver Tarhan Serkan Büyükköse

> MAYIS 2008 İZMİR

## Önsöz

Bu çalışmada ülkemiz kaynaklarından elde edilen boroksit kullanılarak Mg indirgeme vöntemiyle amorf bor elde edilerek, oluşan MgO ten kurtulmak için ilk defa Soxhlett yöntemi kullanılmış ve %93-95 oranında tekrarlanabilir hale getirilmiştir. Elde edilen saf bor tekrar Mg ile tepkimeye sokularak toz formunda üstüniletken magnezyum borür (MgB<sub>2</sub>) üretilmistir. Üretilen MgB<sub>2</sub> tozlar hem insitu hem exsitu olarak tüp içinde toz yöntemi (TİT) kullanılarak demir ve çelik kılıflı üstüniletken teller haline getirilmiştir. Daha sonra helix şeklinde kıvrılarak bobin geliştirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca üstüniletkenlik karekteristiğini artıran Mg, SiC ve sterik asit olmak üzere 3 farklı katkı malzemesi kullanılmış ve 700-1000 °C arasında farklı sıcaklıklarda tavlanmıştır. Üretilen üstüniletken tellerin ve bobinlerin yapısal, elektriksel ve manyetik alan özellikleri incelenerek, kritik akım yoğunluğuna ve kritik manyetik alana olan katkıları incelenmiştir. Böylece bu çalışma magnezyum borür'ün tel olarak teknolojiye kazandırılmasında ve ülkemizin bor yataklarının en iyi şekilde değerlendirilmesinde önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu proje Tübitak tarafından MAG 105M368 nolu olarak "Üstüniletken Magnezyum Borür (MgB<sub>2</sub>) Tellerinin Yüksek Akım ve Yüksek Manyetik Alan Uyqulamaları için Geliştirilmesi" proje adı altında 24 ay süreyle desteklenmiştir.

## Özet

2001 de MgB<sub>2</sub> nin 39K' de geçiş sıcaklığının ilk açıklanmasından sonra, yoğun araştırmalar sonunda çok kısa bir sürede kilometreler uzunluğunda MgB<sub>2</sub> süperiletken teller üretilerek, uygulamaya cok yatkın magnet ve bobinler üretilebileceği gösterilerek ticarilestirilmeye başlamıştır. Bu projede bor oksitten başlayarak, katıhal reaksiyonu ve Soxhlett yöntemi ile toz formunda %93-95 saflıkta bor üretimi tekrarlanabilir hale getirilerek Mg ile tekrar tepkimeye sokulmak suretiyle, üstüniletken magnezyum borür teller elde edilmiştir. Üretilen tellerin üstüniletkenlik özelliklerini artırmaya yönelik Mg, SiC ve sterik asit olmak üzere üç farklı malzeme kullanılmıştır. Bunun için ağırlıkça %5, %10, ve %15 Mg, (-325 mesh) SiC (-600 mesh) ve sterik asit ( $C_{18}H_36O_2$ ) eklenmistir. Daha sonra bu karısım, tüp içinde toz yöntemi (TIT) kullanılarak 6 mm çapında bakır ve demir borulara doldurulduktan sonra, hadde ile çekilmek suretiyle veya yivli merdane ile 1 mm ye kadar çapı düşürülerek uzatılmıştır. Hem ex-situ (hazır MgB<sub>2</sub>) katkılama hem de in-situ (Mg+2B karışımının tel içerisinde reaksiyonuyla) soğuk çekme yöntemi kullanılarak üretilmiş çelik ve demir kılıflı MgB2 teller, 2 cm çapında heliks şeklinde sarılarak küçük bir üstüniletken MgB<sub>2</sub> selonoit haline getirilmiştir. Daha sonra 700°C ile 1000°C arasında tavlama sıcaklığının MgB<sub>2</sub> oluşumuna olan etkisi XRD ve SEM ile yapısal olarak araştırılmıştır. Ayrıca 0K ile 50K araşında sıcaklığa (R-T) ve OT ile 7T arasında manyetik alana bağlı (R-H) direnç ölçümleri ile birlikte yüksek akım altında performansını test etmek için 250 A'e kadar kritik akım (I-V) ölçümleri yapılmıştır. Kritik akım yoğunluğu (Jc) ölçülürken 1µV/cm kriterine uygun olarak 0.3x0.3 mm²lik bir MgB2 üstüniletken filament alanından 205 A akım geçirilerek 1.3x10<sup>5</sup> A/cm²'lik kritik akım yoğunluğuna ulaşılmıştır. Ayrıca 150 m ve 200 m uzunluğunda 2 tane 4 filamentli in-situ MgB2 teller üretilmiştir. Bunun yanı sıra 8 filamentli 5m uzunluğunda Cu/Fe/MgB2 üretilerek I-V ölçümlerinde 335 A akım taşıyabildiği görülmüştür.

### Abstract

Kilometer long MgB<sub>2</sub> superconducting wires were fabricated just after announcing that the MgB<sub>2</sub> compound has a transition temperature at 39K at 2001. It was quickly commertialized after proving that MgB<sub>2</sub> is one of the most suitable material for magnet and coils applications. In this project, starting with boron oxide, %93-95 pure boron was successively fabricated in mesh form with solid state reaction and Soxhlett extraction technique. The MgB<sub>2</sub> wires were fabricated with Mg reduction technique and than 3 different doping material e.g. Mg, SiC and steric acid were used to improve the superconducting properties of the produced wires. For this purpose, %5-%25 at wt. Mg, %5-%10 at wt. (-325 mesh) SiC and %5-%10 at wt. (-600 mesh) steric acid ( $C_{18}H_36O_2$ ) were doped. Mixture of reacted MgB<sub>2</sub> powders and unreacted (Mg+2B) and Mg (as doping material between 0-25%) are packed inside SS tubes with a diameter of 6 mm. Then the tubes were cold drawn to smaller diameters (1 mm) to produce long superconducting wires using powder-in-tube (PIT) method. Before annealing between 700 °C-1000C, the wires than wound to helix like structure with 2 cm diameters to make coils. The effect of annealing and excess Mg, SiC and steric acid on critical temperature (Tc) and critical magnetic field (H<sub>c</sub>) was investigated to improve structural, electronic and magnetic properties of superconducting MgB<sub>2</sub> wires by using XRD, SEM, EDX, resistance versus temperature (R-T) and resistance versus magnetic field (R-H) up to 7 Tesla between 4K and 50K. Critical current density  $(J_c)$  measurements have been done using 1 $\mu$ V/cm criteria to test the wires under hight current up to 250A with superconducting MgB<sub>2</sub> core of 0.3x0.3mm<sup>2</sup>. 205 A current has flown through %10 steric acid doped wires with the current density of 1.3x10<sup>5</sup> A/cm<sup>2</sup>. Furthermore, 2 four filament Cu/Fe/MgB<sub>2</sub> wires with 150 m and 200 m long have been fabricated. And also a Cu/Fe/MgB2 wire with 8 filament has been produced. It was proven that 8 filament MgB<sub>2</sub> wires can handel 335 A during I-V measurment.

# İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	I
ÖZET	II
ABSTRACT	III
İÇİNDEKİLER	VI
ŞEKİL LİSTELERİ	VII
TABLO LİSTELERİ	X
1 GİRİŞ	1
1.1 KONUYLA İLGİLİ ÖNCEDEN YAPLMIŞ ÇALIŞMALAR	2
2 GENEL BİLGİLER	7
2.0 BOR MADENCİLİĞİNİN TARİHÇESİ	7
2.1 BOR ELEMENTİ	9
2.1.1 Bor'un Yapısı	9
2.1.2 Fiziksel özellikler	10
2.1.3 Kimyasal Özellikler	11
2.2 BOR ÜRÜNLERİ	13
2.2.1. Ham Bor Ürünleri	13
2.2.2. Rafine Bor Ürünleri	
2.2.3. Özel Bor Kimyasalları	14
2.3 BOR ÜRÜNLERİNİN ENDÜSTRİDE KULLANILDIĞI YERLER	15
2.4 SÜPERİLETKENLİK	17
2.5 ÜSTÜNİLETKEN MgB2'ÜN ÖZELLİKLERİ	22
2.5.1 MgB <sub>2</sub> ' ün Kristal Yapısı	22
2.6 MgB <sub>2</sub> ÖRNEKLERİN HAZIRLANIŞI	23
2.6.1 MgB <sub>2</sub> ' ün Sentezlenişi	23

2.6.2 SÜPERİLETKEN MgB2TELLERİN HAZIRLANMASI	24
2.6.2.1. Tüp İçinde Toz Metodu	24
2.6.2.2. Tüp Oluşturma-Doldurma Metodu	25
2.6.3 KILIF MATERYALİNİN ETKİSİ	26
2.6.4 BAŞLANGIÇ MALZEMESİNİN ETKİSİ	26
2.6.4.1. In-situ Reaksiyon Tekniği	26
2.6.4.2. Ex-situ Reaksiyon Tekniği	26
2.6.5 Tavlama Sıcaklığının Etkisi	27
2.6.6. KİMYASAL KATKILAMANIN ETKİSİ	
2.6.7. KRİTİK ALAN	29
3 GEREÇ VE YÖNTEM 3.1 AMORF BOR'UN BOROKSİT'TEN ELDESİ VE SOXHLET YÖNTEMİYLI SAFLASTIRILMASI	32 E 32
3 2 TÜP İCİNDE TOZ (TİT) YÖNTEMİYLE MoBA TELLERİN ÜRETİMİ	34
3.3 MgB2 TELLERİN KARAKTERİZASYONU	37
4 BULGULAR VE TARTIŞMA/SONUÇ	40
4.1 Amorf Bor'un Boroksitten eldesi ve Soxhlet Yöntemiyle Saflaştırılması ve	e Yapısal
Karakterizasyonu.	41
4.2 Çelik Kılıflı süperiletken Mg katkılı süperiletken MgB2 tellerin üretimi v	e
Karakterizasyonu4	3
4.2.1 Exsitu yöntemi - Mg <sub>x</sub> +MgB2 <sub>(1-x)</sub>	43
4.2.2 Insitu yöntemi - $Mg_x+2B_{(1-x)}$	44
4.2.3 SiC ve Sterik asit katkılı - XRD sonuçları [ in-situ SiC <sub>x</sub> +(Mg+2E St.Asit <sub>x</sub> +(Mg+2B) (1-x) ] 4.2.4 SiC ve sterik asit katkılı tellerin MgB2 filament kısmına	B) <sub>(1-x)</sub> ve 44

4.2.5. Çelik Kılıflı süperiletken MgB2 tellerin Elektro-Manyetik Karakterizasyonu48 4.2.5.1 Exsitu yöntemi - Mg <sub>x</sub> +MgB2 <sub>(1-x)</sub> :	48
4.2.4.2. Insitu yöntemi - $Mg_x+2B_{(1-x)}$	55
4.2.6. Fe Kılıflı süperiletken MgB2 tellerin Elektro-Manyetik	
Karakterizasyonu	61
4.2.6.1 SiC KATKILAMA	61
4.2.6.2 STERİK ASİT C <sub>18</sub> H <sub>36</sub> O <sub>2</sub> KATKILAMA	63
4.2.7 TRANSPORT KRİTİK AKIM ÖLÇÜM SONUÇLARI	65
4.3. SONUÇ ve ÖNERİLER	
YARARLANILAN KAYNAKLAR LİSTESİ	70
TÜBİTAK PROJE ÖZET BİLGİ FORMU	76

# ŞEKİL LİSTELERİ

<b>Şekil</b> 2.1: (a) $\alpha$ -Rhombohedral Bor, (b) $\beta$ -Rhombohedral Bor, (c) $\alpha$ -Tetragonal Bor	10
Şekil 2.2. Süperiletkenlik kritik geçiş sıcaklığında direncin sıfıra yaklaşması	17
Şekil 2.3 Meissner etkisi	18
<b>Şekil</b> 2.4 H <sub>c</sub> kritik manyetik alanın sıcaklığa bağlı değişimi	18
Şekil 2.5: Tip I ve Tip II süperiletkenlerde manyetik perdeleme	20
Şekil 2.6 : $MgB_2$ ün kristal Yapısı	22
Şekil 2.7 : Alfa Aeaser dan alınan $MgB_2$ tozuna ait XRD spektrumu	23
Sekil 2.8 : Tüp icinde toz metodu ile tel üretimi	25
Sekil 2.9: Tüp olusturma-doldurma metodu ile tel üretimi	25
Sekil 2.10:Tavlama sıcaklığının MgB <sub>2</sub> nin üstüniletken özdirence etkisi	27
Sekil 2.11. 3 GPa altında ısıtılmış MgB <sub>2</sub> SEM fotografları: Isıtma sıcaklıkları: a) 20 °C,	b)
500 °C, and c) 950 °C.	
Şekil 2.12 : Literatürde kullanılan katkı malzemelerinin Tc kritik geçiş sıcaklığına	
etkisi29	
Şekil 3.1: Soxhlet Ekstraksiyon Düzeneği	32
Şekil 3.2.1: Tüp içinde toz (TİT) metoduyla tel üretimi: a) karışımı doldurma, b) delikli	hadde
ile tel çekme, c) yivli merdane ile tel çekme ve 100m kangal teller	35
Şekil 3.2.2 : In-situ oarak üretilmiş %5 SiC + %95 (Mg+2B) bobinlerin tavlanmadan ön	cek,
görüntüleri	36
Şekil 3.2.3: MgB2 tellerin tavlanması	36
Şekil 3.2.4 : In-situ olarak üretilmiş %5 SiC + %95 (Mg+2B) bobinlerin görüntüleri: a)	ve b)
tavlandıktan sonra ve kritik akım ölçümlerinden önceki c) tavlamadan sonra ve 150A	
geçirildikten sonra saf MgB2 teller kopmuş halde, ve d) 150A geçtikten sonra SiC katkıl	1
bobinler özelliğini korumaktadır.	37
Şekil 3.2.5: 0K ile 50K arasında sıcaklığa (R-T) ve OT ile 7T arasında manyetik alana b	ağlı
(R-H) direnç ölçümleri kurulan için Cryogenics firmasına ait 7T verebilen süperiletken r	nagnet
sistemi ve Yüksek kritik akım (I-V) ölçümleri yapabilmek için 600A lik akımı kontrol	
edebilecek bilgisayar kontrollü bir yüksek akım kontrol panosu geliştirilmiştir	38
Şekil 3.2.6 Yüksek kritik akım (I-V) ölçümleri sırasında	38
<b>Şekil</b> 3.2.7 : In-situ olarak üretilmiş 4 filamentli 150m uzunluğunda Cu kılıflı MgB2	
bobinlerin görüntüleri	39
<b>Şekil</b> 3.2.8: In-situ olarak üretilmiş 8 filamentli Cu/Fe kılıflı MgB2 tellerin kesitleriden	
görüntüler	
Şekil 4.1.1: Soxhlett yöntemiyle yıkama işleminin XRD sonuçları	41
Şekil 4.2.1Çelik kılıflı Mg katkılı ex-situ (%x Mg+MgB2) olarak üretilmiş MgB2 telleri	n
süperiletken filament kısmına ait XRD sonuçları	43
Şekil 4.2.2: Fe kılıflı insitu (Mg+2B) olarak üretilmiş süperiletken MgB2 tellerin filame	nt
kismina ait XRD sonuçları.	44
<b>Şekil</b> 4.2.3: 800 °C de tavlanmış %5-%10 SıC katkılı (Mg+2B) tellerin filament kısımlar	rına
ait normalize olmus XRD grafiği	45

Şekil 4.2.27: Çelik kılıflı farklı Mg katkılı exsitu ve farklı kimyasal oranlarda sentezlenmiş
insitu olarak üretilmiş 900 °C de tavlanmış ve tavlanmamış MgB2 tellerin voltaj-kritik akım
(V-I) grafiği60
Şekil 4.2.28. In-situ olarak üretilmiş ağırlıkça %0 (saf), %5 ve %10 SiC katkılı Mg+2B tellere
ait a) 0T ve 7 T manyetik alan altında R-T grafiği, b) 30 K ve 35 K sabit sıcaklık altında
direnç-manyetik alan (R-H) grafiği
Şekil 4.2.29: a) %5 SiC katkılı, b) %10 SiC katkılı teller için üst kritik alanı hesaplayabilmek
için BCS teorisine fit sonuçları
Şekil 4.2.30: In-situ olarak üretilmiş ağırlıkça %0 (saf), %5 ve %10 Sterik asit katkılı Mg+2B
tellere ait a) 0T ve 7 T manyetik alan altında R-T grafiği, b) 30 K ve 35 K sabit sıcaklık
altında direnç-manyetik alan (R-H) grafiği
Sekil 4.2.31: a) %5 Sterik asit katkılı, b) %10 Sterik asit katkılı teller için üst kritik alanı
hesaplayabilmek için BCS teorisine fit sonuçları
Şekil 4.2.32: In-situ olarak üretilmiş katkısız (saf), %5 ve %10 SiC katkılı bobinlere ait kritik
akım ölçüm sonuçları
Şekil 4.2.33: In-situ olarak üretilmiş katkısız (saf), %5 ve %10 sterik asitkatkılı bobinlere ait
kritik akım ölçüm sonuçları
Şekil 4.2.34: İn-situ olarak üretilmiş katkısız (saf), %5 ve %10 sterik asitkatkılı bobinlere ait
kritik akım ölçüm sonuçları

## TABLO LİSTELERİ

<b>Tablo 1.1.</b> Literatürde MgB <sub>2</sub> bobin ve teller üzerinde yapılan çalışmalar	2
Tablo 2.1. Dünya Bor Rezervleri ve Kaynakları (milyon ton, B2O3 bazında)	8
Tablo 2.2: Türkiye Bor Rezervleri ve Eti Holding A.Ş.'ye Bağlı İşletmeler	8
Tablo 2.3. Bor Elementinin Fiziksel Özellikleri.	11
Tablo 2.4. Bor Elementinin Kimyasal Özellikleri.	12
Tablo 2.5 Ham Bor Ürünleri.	13
Tablo 2.6 : Rafine Bor Ürünleri	14
Tablo 2.7 Özel Bor Kimyasalları	14
Tablo 2.8. Magnetik alan ile değişen kritik akım yoğunlukları	30
Tablo 3.1: Projede kullanılan katkılama malzemeleri, oranları ve kılıflar	34
Tablo 4.2.1: Soxhlet Yöntemiyle Saflaştırılması ve EDX sonuçları	42
<b>Tablo 4.2.2</b> %5 sterik asit ve SiC katkılı tellerin MgB <sub>2</sub> filament kısmına ait EDX sor <b>Tablo 4.2.3</b> : Çelik kılıflı farklı Mg katkılı exsitu ve farklı kimyasal oranlarda sente insitu olarak üretilmis $900^{\circ}$ C de taylanmış ve taylanmamış MgB, tellere deneysel pa	uçları.48 zlenmiş
nerformans sonuclari	60
<b>Tablo 4.2.4</b> : İnsitu tekniğiyle üretilmiş sterik asit ve SiC katkılı MgB <sub>2</sub> tellere ait mar	nyetik
alan altında düşük sıcaklık elektriksel karakterizasyon sonuçları	67

### Üstüniletken Magnezyum Borür (MgB<sub>2</sub>) Tellerinin Yüksek Akım ve Yüksek Manyetik Alan Uygulamaları için Geliştirilmesi

### Proje No: MAG 105M368

DOÇ.DR. SALİH OKUR Doç Dr Lütfi Özyüzer Doç. Dr Metin Tanoğlu Doç. Mehtap Emirdağ Yard. Doç Dr. Enver Tarhan Serkan Büyükköse

> MAYIS 2008 İZMİR

### TÜBİTAK PROJE ÖZET BİLGİ FORMU

#### Proje Kodu: TUBİTAK MAG 105M368

Proje Başlığı: Üstüniletken Magnezyum Borür (MgB<sub>2</sub>) Tellerinin Yüksek Akım ve Yüksek Manyetik Alan Uygulamaları için Geliştirilmesi

Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırmacılar: Proje Yürütücüsü: Doç Dr Salih Okur

Doç Dr Lütfi Özyüzer, Doç. Dr Metin Tanoğlu, Doç. Mehtap Emirdağ, Yard. Doç Dr. Enver Tarhan, Serkan Büyükköse

**Projenin Yürütüldüğü Kuruluş ve Adresi:** İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü, Gülbahçe Kampüsü, Urla, TR-35437 İzmir

**Destekleyen Kuruluş(ların) Adı ve Adresi:** TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU Tunus Cad. No: 80, 06100 Kavaklıdere/ANKARA

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 1 mart 2006 - 1 mart 2008

Bu çalışmada, Mg ile katıhal reaksiyonuyla B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>'ten %93' lük bir saflıkta "elemental

amorf Bor" ve üstünilenken toz MgB2 üretilmiş ve 38 K'de geçiş yaptığı gözlenmiştir.

Daha sonra tüp içinde toz yöntemi kullanılarak Mg, SiC ve sterik asit katkısı yapılarak

kompozit Çelik ve Fe kılıflı üstüniletken teller üretilmiş ve tavlama sıcakılığının kritik

geçiş sıcaklığına olan etkileri yapısal, elektriksel ve manyetik alan özellikleri XRD,

SEM, EDX ve sıcaklığa bağlı özdirenç ölçümleri ile araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Üstüniletken MgB2, Tüp içinde toz yöntemi, Üstüniletken teller, Üstüniletken kritik

geçiş sıcaklığı, Üstüniletken kritik akım yoğunluğu

Projeden Kaynaklanan Yayınlar:

- S. Okur, M. Kalkanci, S. Pat, N. Ekem, T. Akan, Z. Balbag, G. Musa and M. Tanoglu, "MgB2 superconducting thin films sequentially fabricated using DC magnetron sputtering and thermionic vacuum arc method S"*Physica C: Superconductivity* 466, 1-2, 205-208, 2007
- S. Ulucan, L. Ozyuzer, S. Okur, "MgB<sub>2</sub> superconducting thin films grown by magnetron Sputtering", *Journal of Optoelectronics and Advanced Materials* 7, 449 - 452, 2007
- 3. **Bildiri:** Salih Okur, Serdal Okur, Metin Tanoğlu, "SiC ve Organik Katkılı MgB2 Üstüniletken Bobinlerin Yapısal ve Elektriksel Karakterizasyonu", II. Ulusal Bor Çalıştayı Bildiriler Kitabı 289, Ankara, Nisan 17-18, 2008
- Bildiri: M. Erdoğan & T. Özgen, S. Okur, S. Okur, "Amorf Bor'un Boroksit'ten Eldesi Ve Soxhlet Yöntemiyle Saflaştırılması - Production of Amorphous Boron from Boron Oxide and Purification by Soxhlet Method", 3. Uluslararası Bor Sempozyumu Bildiriler Kitabı, sayfa 349, Ankara, 02 – 04 Kasım 2006

(TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir.) 2006

 Bildiri: S. Okur, M. Kalkancı, M. Tanoğlu, N. Ekem, T. Akan, S. Pat, Z. Balbağ, G. Musa, "Plazma Yöntemi ile Bor İnce Filmlerin Üretimi ve Mg Buharında Üstüniletken MgB2 Haline Getirilen Filmlerin Karakterizasyonu / Fabrication of Boron Thin Films and Characterization of MgB2 Superconducting Thin Films Produced in Mg Vapor "3. Uluslararası Bor Sempozyumu Bildiriler Kitabı, sayfa 187, Ankara, 02 – 04 Kasım 2006